# ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน เกรด AISI H13 ที่เคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพ



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554

# CORROSION RESISTANCE OF AISI H13 HOT-WORKED TOOL STEEL SURFACE-COATED BY PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering in Metallurgical Engineering Suranaree University of Technology

Academic Year 2011

ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับ งานขึ้นรูปร้อนเกรด AISI H13 ที่เคลือบผิวด้วยวิธีใอทางกายภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต



\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ผศ. คร.นิรันคร์ วิทิตอนันต์)

กรรมการ

(รศ. ร.อ. คร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์) คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

(ศ. คร.ชูกิจ ถิ่มปีจำนงค์) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศรายุทธ ตั้นมี : ความด้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูป ร้อนเกรด AISI H13 ที่เคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพ (CORROSION RESISTANCE OF AISI H13 HOT-WORKED TOOL STEEL SURFACE-COATED BY PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.พรวสา วงศ์ปัญญา, 102 หน้า.

้เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนเกรค AISI H13 ที่ผ่านการเตรียมความหยาบผิว ต่างกันถูกเคลือบด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ที่ความหนา 914 นาโนเมตร ด้วยวิธีไอทางกายภาพ ้โดยโครงสร้างผลึกและขนาดเกรนเฉลี่ยถูกตรวจสอบด้วยเทกนิกการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์และ ้กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม แล้วศึกษาพฤติกรรมการกัคกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ สำหรับงานขึ้นรูปร้อนเกรค AISI H13 และชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนเกรค ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในใตรด์ ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 AISI H13 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10 ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ด้วยเทคนิคเกมีไฟฟ้า บริเวณที่ถูกกัดกร่อนถูกศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิค X-PEEM จากการวิจัยพบว่าชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนเกรค AISI H13 ที่เคลือบผิวด้วย ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์มีความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าชิ้นงานที่ ไม่ถูกเคลือบที่ทุกค่าพีเอชของสารละลาย (พีเอช 2 7 และ 10) โดยชิ้นงานที่มีความหยาบผิวต่ำก่อน การเคลือบจะมีความต้านทานการกัดกร่อนดีกว่าชิ้นงานที่มีความหยาบผิวสูง นอกจากนี้บริเวณที่ผิว ของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนเกรค AISI H13 เกิดการกัคกร่อนแบบทั่วไป ้ส่วนชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนเกรค AISI H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์เกิดการกัดกร่อนแบบแฉพาะที่

สาขาวิชา <u>วิศวกรรม โลหการ</u>	
ปีการศึกษา 25 <i>5</i> 4	

ลายมือชื่อนักศึกษา	
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา	
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	

### SARAYUT TUNMEE : CORROSION RESISTANCE OF AISI H13 HOT-WORKED TOOL STEEL SURFACE-COATED BY PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. PORNWASA WONGPANYA, Ph.D., 102 PP.

### CORROSION/CHROMIUM NITRIDE FILM/SUBSTRATE ROUGHNESS/PVD

A thin film of the CrN with a thickness of 914 nm was deposited on the surface of AISI H13 tool steel prepared under alteration of surface roughness by the physical vapor deposition sputtering technique. The crystallographic structure and average grain size of the CrN film were then characterized using X-ray diffraction (XRD) and atomic force microscopy (AFM). Moreover, the corrosion behavior of the uncoated and CrN coated H13 tool steel was studied in air-saturated 3.5 wt.% NaCl solution with pH 2, 7 and 10 at 27°C by the electrochemical technique. The corroded areas were evaluated using the scanning electron microscopy (SEM) and the synchrotron X-ray photoemission electron spectroscopy (X-PEEM). The results revealed that the uncoated samples showed a higher corrosion is approached by a decrease of surface roughness prior to coating. Furthermore, the corrosion type of the uncoated samples is general corrosion at all pHs and the corrosion type of CrN coated H13 steel is localized corrosion.

School of <u>Metallurgical Engineering</u>

Academic Year 2011

Student's Signature_	 
Advisor's Signature_	 

Co-advisor's Signature\_\_\_\_\_

### กิตติกรรมประกาศ

สำหรับวิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ทั้งด้าน วิชาการและด้านการดำเนินงานวิจัย จากหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆในโอกาสนี้ผู้วิจัยขอขอบ พระกุณหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ได้แก่

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2552 แก่ผู้รับทุนรหัส GS-52-M05

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.พรวสา วงศ์ปัญญา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ความรู้ทาง วิชาการในด้านต่าง ๆ และให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์อย่างยิ่งตลอดการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ คร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ให้องก์ความรู้ทาง วิชาการในด้านแสงซินโครตรอนซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.นิรันคร์ วิทิตอนันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โคยให้ความรู้ในค้านกระบวนการเคลือบผิวค้วยวิธีไอทางกาย ซึ่งเป็นส่วน สำคัญของการวิจัยครั้งนี้

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาการเกรื่องมือ 6) และ เจ้าหน้าที่ประจำสถานีทคลอง 3.2B (สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องก์การมหาชน)) ซึ่งให้ กำแนะนำในการใช้เกรื่องมือต่าง ๆ ตลอดการทำวิจัยกรั้งนี้เป็นอย่างดี

สำหรับกุณงามความดีอันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้กับบิดา มารดา ตลอดจนญาติพี่น้องอันเป็นที่เการพรักยิ่ง ซึ่งบุกกลเหล่านี้เป็นผู้ให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด อันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้การทำวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ศรายุทธ ตั้นมี

## สารบัญ

บทคัดย่อ (ภาษาไทย)ก				
บทคัดย่	บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)ข			
กิตติกร	รมประ	ะกาศค		
สารบัญ		٩		
สารบัญ	รูปภา	พซ		
สารบัญ	ตาราง	ຼງ		
บทที่				
1	บทนํ	11		
	1.1	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา1		
	1.2	วัตถุประสงค์ของการวิจัย		
	1.3	สมมติฐานการวิจัย		
	1.4	ประโยชน์ที่กาดว่าจะได้รับ		
2	ปริทัศ	าน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง		
	2.1	ลักษณะของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน		
	2.2	กระบวนการปรับปรุงพื้นผิวโลหะด้วยวิศวกรรมพื้นผิว		
	2.3	ทฤษฎีการกัดกร่อนของโลหะ12		
		2.3.1 การวัดศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า		
		การกัดกร่อนและอัตราการกัดกร่อน13		
		<ol> <li>2.3.2 เส้นโค้งโพลาไรเซชัน</li></ol>		
	2.4	การวิเคราะห์ชั้นเคลือบของสารประกอบ17		
		2.4.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด		
		2.4.2 พลังงานแสงซินโครตรอน		
		2.4.3 เอกซ์เรย์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนสเปคโตรสโครปี		

## สารบัญ (ต่อ)

จ

	2.5	งานวิจัย	ที่เกี่ยวข้อง
		2.5.1	งานวิจัยทางค้านการกัดกร่อน22
		2.5.2	งานวิจัยทางค้านการตรวจสอบคุณลักษณะพื้นผิวของ
			สารประกอบ
3	วัสดุ	อุปกรณ์ ส	การเคมี ขั้นตอนและวิ <mark>ธ</mark> ีดำเนินการวิจัย26
	3.1	วัสดุ อุป	กรณ์ และสารเคมี
		3.1.1	วัสคุที่ใช้ในการวิจัย
		3.1.2	อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย29
		3.1.3	สารเคมีที่ใช้ในการวิจัย41
	3.2	ขั้นตอน	และวิธีดำเนินการวิจัย42
		3.2.1	การเตรียมชิ้นงานก่อนการเคลือบ43
		3.2.2	กระบวนการเคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพ47
		3.2.3	การทดสอบการกัดกร่อน48
		3.2.4	การวิเคราะห์คุณลักษณะผิวและตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค
			ของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์50
4	ผลก	ารทดลองเ	และวิเคราะห์ผลการทดลอง
	4.1	คุณลักษ	ณะของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย
		ฟิล์มบาง	งโครเมียมในไตรค์ก่อนทคสอบการกัคกร่อน51
		4.1.1	การวิเคราะห์ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิว
			ด้วยฟิล์มบาง โครเมียม ใน ไตรค์ด้วยเทคนิค
			การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์51
		4.1.2	การวิเคราะห์ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิว
			ด้วยฟิล์มบาง โครเมียม ใน ไตรค์ด้วย
			กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม

## สารบัญ (ต่อ)

	4.1.3	การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคตามแนวภาคตัดขวางของ	
		ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย	
		ฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์	55
4.2	ผลการท	าคสอบการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13	
	และชิ้น	งานเหล็กกล้ำเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย	
	ฟิล์มบา	งโครเมียมในไตรด์	59
	4.2.1	พฤติกรรมการกัดกร่อนจากเส้นโค้งโพลาไรเซชัน	59
	4.2.2	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13	
		และชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย	
		ฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์	64
	4.2.3	อัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และ	
		ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย	
		ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์	65
	4.2.4	กลไกการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำเครื่องมือ H13 และ	
		ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย	
		ฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์	66
4.3	คุณลักษ	มณะพื้นผิวของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และชิ้นงาน	
	เหล็กกล	ล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์	
	หลังทค	สอบการกัดกร่อน	68
	4.3.1	การวิเคราะห์ โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเหล็กกล้า	
		เครื่องมือ H13 และชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13	
		ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์	68
	4.3.2	การวิเคราะห์ลักษณะผิวของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13	
		ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ที่ถูกกัดกร่อน	
		ด้วยเทคนิก X-PEEM	71

### สารบัญ (ต่อ)

R

5 สรุปและจ่	ข้อเสนอแนะการทดลองต่อไป70
5.1 สรุ	ป76
5.2 ข้อ	เสนอแนะการทคลองต่อไป77
ายการอ้างอิง	
าาคผนวก	
ภาคผนวก ก.	การคำนวณระยะห่างระหว่างระนาบผลึกและค่าคงที่แลททีส
	(lattice constant) ของฟิล์มบาง โครเมียมในไตรค์82
ภาคผนวก ข.	การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนและ
	การคำนวณอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้ำเกรื่องมือ
	H13 และชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย
	ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์85
ภาคผนวก ค.	โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และชิ้นงาน
	เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียมในไตรค์
	หลังทคสอบการกัคกร่อนในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ 3.5
	เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 1090
ภาคผนวก ง.	บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์95
ไระวัติผ้เขียน	

# สารบัญตาราง

ตารางท์	ตารางที่ หน้	
2.1	สมบัติทางกลของสารประกอบในไตรด์ที่เกลือบผิวด้วย	
	กระบวนการใอทางกายภาพ	10
3.1	ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13	26
3.2	แสดงรหัสและจำนวนชิ้นงานในการวิจัยครั้งนี้	27
3.3	ค่าความแข็งของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ก่อนและหลัง	
	กระบวนการอบชุบทางความร้อน	45
3.4	ค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ก่อนและหลัง	
	การเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์	46
3.5	เงื่อนใขการสร้างฟิล์มบางโครเมียมในใตรค์ที่เคลือบค้วยวิธีใอทางกายภาพ	48
ก.1	ข้อมูลที่ได้จากการทคสอบ XRD ของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์	84
ข.1	ค่าน้ำหนักกรัมสมมูลย์และความหนาแน่นของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13	
	และฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์	87
ข.2	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนและอัตราการกัดกร่อน	
	ของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย	
	ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์	
	3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2	88
ข.3	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแส ไฟฟ้าการกัดกร่อนและอัตราการกัดกร่อน	
	ของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย	
	ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ ในสารละลายโซเดียมคลอไรค์	
	3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 7	88
ข.4	ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนและอัตราการกัดกร่อน	
	ของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย	
	ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์	
	3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 10	89

# สารบัญรูป

	หน้า
ลักษณะการใช้งานของแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิสูงทำให้เกิดออกซิเคชัน	
บริเวณพื้นผิว	2
ลักษณะการใช้งานของแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิต่ำ	3
ลักษณะการเสียรูปของแม่พิมพ์ภายหลังการใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน	3
ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่เคลือบ โครเมียม ในไตรด์	4
ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่เคลือบไทเทเนียมในไตรด์	4
ตัวอย่างชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13	8
กลไกของกระบวนการเคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพภายในห้อง	
เคลือบสุญญากาศ	9
โครงสร้างของชั้นเคลือบที่เคลือบด้วยวิธีไอทางกายภาพ	11
โครงสร้างของชั้นเคลือบที่เคลือบด้วยวิธีไอทางกายภาพแบบสปัตเตอริงค์	12
การวัดกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนและศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนด้วย	
เครื่องโพเทนชิโอสเตท	14
ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน	15
ตำแหน่งต่าง ๆที่สำคัญของเส้น โค้งโพลาไรเซชัน	17
หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราค	19
ลักษณะเครื่องและหลักการทำงานของ X-PEEM ตั้งอยู่ที่ BL3.2B ในสถานี	
ทคลองของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา	21
(ก) สเปกตรัมของ Fe 2p และ (ข) สเปกตรัมของ Cr 2p ซึ่งเป็นฟิล์ม โครเมียม	
ที่เคลือบอยู่บนเหล็กกล้าถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XAS	24
การใช้เทคนิค LEEM และ PEEM ในการตรวจสอบการเติบโตของฟิล์มทอง	
บนซิลิกอน (100) ที่กำลังขยาย (12 ไมโครเมตร) <sup>2</sup>	25
ชิ้นงานเหล็กกกล้ำเครื่องมือ H13	27
	ลักษณะการใช้งานของแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิสูงทำให้เกิดออกซิเดชัน บริเวณพื้นผิว ลักษณะการใช้งานของแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิค่ำ อักษณะการใช้งานของแม่พิมพ์ภายหลังการใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน จั้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่เกลือบโครเมียมในไตรด์ พิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่เกลือบโทเทเนียมในไตรด์ ด้วอย่างชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 กลไกของกระบวนการเกลือบพิวด้วยวิธีไอทางกายภาพภายในห้อง เกลือบสุญญากาศ โครงสร้างของชั้นเคลือบที่เกลือบค้วยวิธีไอทางกายภาพกายในห้อง เกลือบสุญญากาศ โครงสร้างของชั้นเคลือบที่เกลือบค้วยวิธีไอทางกายภาพ โครงสร้างของชั้นเคลือบที่เกลือบค้วยวิธีไอทางกายภาพ โครงสร้างของชั้นเคลือบที่เกลือบค้วยวิธีไอทางกายภาพ เกรวัดกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนและศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนด้วย เครื่องโพเทนชิโอสเตท ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน ดำแหน่งต่าง ๆที่สำคัญของเส้นโด้งโพลาไรเซชัน หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ลักษณะเครื่องและหลักการทำงานของ X-PEEM ตั้งอยู่ที่ BL3.2B ในสถานี ทดลองของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา (ก) สเปลตรัมของ Fe 2p และ (บ) สเปลตรัมของ Cr 2p ซึ่งเป็นพิล์มโครเมียม ที่เกลือบอยู่บนเหล็กกล้าถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิก XAS การใช้เทคนิก LEEM และ PEEM ในการตรวจสอบการเติบโดของพีล์มทอง บนซิลิกอน (100) ที่กำลังขยาย (12 ไมโครเมตร) <sup>2</sup>

## าเขื่

รูปที่		หน้า
3.2	โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 หลังการขึ้นรูปในสภาพปกติ	
	(ก่อนอบชุบทางความร้อน)	28
3.3	โครางสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนหลังผ่าน	
	การอบชุบทางความร้อนที่อุณหภูมิ 1025 องศาเซลเซียส	
	เป็นเวลา 30 นาที	29
3.4	เครื่องตัดชิ้นงานโลหะประเภท EDW WIRECUT	
3.5	เครื่องขัดชิ้นงานหยาบแบบจานหมุน	30
3.6	เครื่องขัดชิ้นงานละเอียดแบบจานหมุน	31
3.7	เตาอบชิ้นงานแบบคังเดิม	32
3.8	เครื่องวัดความหยาบพื้นผิวแบบใช้แสง	
3.9	เครื่องอุลตร้าโซนิค	
3.10	ตู้ดูดความชื้นแบบใช้สารเคมี	
3.11	กระคาษทรายเบอร์ 180 320 400 600 800 1000 และ 1200	35
3.12	เครื่องเคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพ	
3.13	เครื่องโพเทนซิโอสแตท รุ่น PGSTAT 302H	37
3.14	ชุคเครื่องมืออิเล็ก โทรคอ้างอิงและอิเล็ก โทรคกระแส	
3.15	ชุคเครื่องมือวัคค่าพีเอช	
3.16	ชุดอุปกรณ์ในการเตรียมและเก็บสารละลายเคมี	
3.17	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	40
3.18	กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง	40
3.19	เครื่อง X-PEEM และ XPS	41
3.20	แผนภาพวิธีการดำเนินการวิจัย	43
3.21	แผนภาพขนาดของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13	44

รูปที่		หน้า
3.22	แผนภาพขั้นตอนการอบชุบค้วยความร้อนของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13	45
3.23	ความหยาบผิวของชิ้นงานก่อนและหลังการเคลือบด้วย	
	ฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์แบบสามมิติ	47
3.24	ชุดเซลล์ทคสอบการกัดกร่อน (corrosion cell)	49
4.1	การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบาง โครเมียมไนไตรด์	52
4.2	การหาค่าความหนาของชิ้นงานฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์	53
4.3	ลักษณะเกรนของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เกลือบด้วย	
	ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์	54
4.4	การหาขนาดเกรนของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์	55
4.5	โครงสร้างจุลภาคตามแนวภาคตัดขวางของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13	
	ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์ที่กำลังขยาย 20,000X	56
4.6	ภาพตัดขวางของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย	
	ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ ตรวจสอบด้วยเทคนิค EDS	58
4.7	เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน H1 ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์	
	3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ10	61
4.8	เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน H2 ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์	
	3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ10	61
4.9	เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน H3 ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์	
	3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ10	62
4.10	เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน C1 ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์	
	3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ10	62
4.11	เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน C2 ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์	
	3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ10	63
4.12	เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน C3 ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์	
	3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ10	63

รูปที่		หน้า
4.13	ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และชิ้นงาน	
	เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์	
	ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก	
	ที่พีเอช 2 7 และ 10 ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส	64
4.14	อัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่อง H13 และเหล็กกล้าเครื่อง H13	
	ที่เกลือบผิวด้วยฟิล์มบางโกรเมียมในไตรด์ ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์	
	3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10	
	ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส	65
4.15	ร่องรอยที่ถูกกัดกร่อนของชิ้นงานหลังทดสอบการกัดกร่อนใน	
	สารละลายโซเคียมคลอไรค์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โคยน้ำหนัก	
	ที่พีเอช 2 7 และ 10 ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส	70
4.16	ซินโครตรอน PEEM และเส้นสเปกตรัมของชิ้นงาน C1 ที่ผ่านการทคสอบ	
	การกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมคลอไรด์	
	3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2	74
4.17	ซินโครตรอน PEEM และเส้นสเปกตรัมของชิ้นงาน C3 ที่ผ่านการทคสอบ	
	การกัดกร่อนในสารละลายโซเคียมคลอไรด์	
	3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 7	75
ก.1	รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์	83
บ.1	เส้นโค้งโพลาไรเซชันของตัวอย่างชิ้นงาน H2	86
ค.1	โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13	
	หลังทคสอบการกัคกร่อน ที่พีเอช 2	91
ค.2	โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13	
	หลังทคสอบการกัคกร่อน ที่พีเอช 7	92
ค.3	โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13	
	หลังทคสอบการกัคกร่อน ที่พีเอ 10	92

รูปที่		หน้า
ค.4	โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวค้วย	
	ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ หลังทคสอบการกัคกร่อน ที่พีเอช 2	93
ค.5	โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย	
	ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ หลังทคสอบการกัดกร่อน ที่พีเอช 7	94
ค.6	โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย	
	ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ หลังทคสอบการกัดกร่อน ที่พีเอช 10	94



### บทที่ 1 บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

นับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปร้อน (hot working) มี ้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนทางวิศวกรรมเช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ้อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนของเด็กเล่น และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีแนวโน้ม การเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก ดังนั้นการที่อุตสาหกรรมเหล่านี้มีการเติบโตด้านธุรกิจ ก็จะส่งผลต่อ ้อุตสาหกรรมด้านแม่พิมพ์ที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของแม่พิมพ์เพื่อที่จะสามารถผลิต สินค้าให้ทันต่อผู้บริโภคและสามารถผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน นอกจากการออกแบบแม่พิมพ์ ให้สามารถผลิตชิ้นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การเลือกใช้เหล็กกล้าสำหรับทำแม่พิมพ์ก็มี ้ความสำคัญ โคยพิจารณาจากลักษณะการใช้งานเป็นสำคัญ กล่าวคือ แม่พิมพ์ส่วนใหญ่ในขณะใช้ ้งานจะมีการเสียคสี เกิดรอยบูดขีดนำไปสู่การสึกหรอ และในบางกรณีมีการใช้งานแม่พิมพ์ที่ อณหภมิสง และสัมผัสกับสารหล่อลื่นทั้งที่เป็นของเหลวและผง ดังนั้นชิ้นส่วนแม่พิมพ์อางเกิด ออกซิเดชันและการกัดกร่อนที่ผิวได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ ทำให้ผล ผลิตมีคุณภาพไม่เป็นไปตามต้องการ และแม่พิมพ์มีอายุการใช้งานสั้นลง ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพิ่มเพื่อซ่อมแซมแม่พิมพ์ ดังรูปที่ 1.1 ถึง 1.3 (Dieter, G.E., 1988) อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าว สามารถแก้ไขได้โดยการปรับปรุงพื้นผิวของแม่พิมพ์โลหะ วิธีการปรับปรุงพื้นผิวแบบดั้งเดิมที่ นิยมใช้ ได้แก่ คาร์บูไรซ์ซึ่ง (carburizing) คาร์โบไนไตรค์ดิ่ง (carbonitriding) ซึ่งมีมลภาวะสูง และ อันตรายต่อผู้ใช้เพราะมีส่วนประกอบในอ่างเกลือหลอมเหลวเป็นไซยาในด์ (cyanide) อย่างไรก็ ตามในปัจจุบันมีกระบวนการอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมในภาคอุตสาหกรรมเช่น พลาสมาในไตรด์คิ่ง (plasma nitriding) การเคลื่อบผิวด้วยวิธี ไอทางกายภาพ (physical vapor deposition, PVD) และการ เคลือบผิวด้วยวิธีไอทางเคมี (chemical vapor deposition, CVD) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สะอาดและ ้ปลอคภัย แต่ยังต้องทำวิจัยและพัฒนาอีกมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพของแม่พิมพ์โลหะ ้สำหรับงานขึ้นรูปร้อน ในการทำวิจัยกรั้งนี้จึงได้เลือกวิธีการปรับปรุงคุณภาพของแม่พิมพ์โดยการ ้เคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพ และเลือกวัสดุเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนเกรค AISI H13 ที่มีส่วนผสมทางเคมีโดยเฉลี่ย คือ 0.35%C 0.9-1.1%Si 0.2-0.5%Mn 5.0%Cr 1.5%Mo และ1.0%V (Robert, G.A., 1998) มาศึกษาในเรื่องของความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้า

เครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพผิวด้วยการเคลือบแบบวิธีไอทาง กายภาพดังรูปที่ 1.4 ถึง 1.5 อย่างไรก็ตามทิศทางการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุง คุณภาพของแม่พิมพ์ด้วยการเคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพในประเทศไทยมุ่งไปในทิศทางเพื่อ เพิ่มความต้านทานการเสียดสี (abrasion resistance) และการด้านทานการสึกหรอ (wear resistance) (ณัฏฐนันท์ มูลสระคู่ พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ อนรรม ขันธะชวนะ และ วารุณี เปรมานนท์, 2548; ฐาปนพงศ์ พาสนพัฒน์ และ ไชยา ดำคำ, 2551) โดยขาดการตรวจสอบสมบัติกวามต้านทานการ กัดกร่อน (corrosion resistance) ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักของกระบวนการ ปรับปรุงพื้นผิวของวัสดุ คือ ต้านทานการเสียดสี ด้านทานการสึกหรอ และด้านทานการกัดกร่อน โครงงานวิจัยนี้จึงได้ทำขึ้นเพื่อทดสอบสมบัติดังกล่าว ทำให้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในกลุ่มนี้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานวิจัย และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อไปในอนาคต



รูปที่ 1.1 ลักษณะการใช้งานของแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิสูงทำให้ เกิดออกซิเดชันบริเวณพื้นผิว (QuantorForm, www, 2011)



รูปที่ 1.2 ลักษณะการใช้งานของแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิต่ำ

(QuantorForm, www, 2011)



รูปที่ 1.3 ลักษณะการเสียรูปของแม่พิมพ์ภายหลังการใช้งาน เป็นระยะเวลายาวนาน (Lange, K., 1919)



รูปที่ 1.4 ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่เคลือบ โครเมียม ใน ไตรค์ (PVD HARD COATING SERVICE, www, 2011)



รูปที่ 1.5 ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือที่เคลือบไทเทเนียมไนไตรด์ (PVD HARD COATING SERVICE, www, 2011)

#### 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่ความหยาบผิว ของวัสดุพื้นต่างกัน ก่อนและหลังการเกลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ ด้วยเทกนิคทาง ไฟฟ้าเกมี ในสารละลายโซเดียมกลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10 ตามลำดับ

1.2.2 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิว ด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ ก่อนและหลังการทดสอบการกัดกร่อน โดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบน รังสีเอกซ์ กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและ เอกซ์เรย์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนสเปกโตรสโครปี

#### 1.3 สมมติฐานการวิจัย

 1.3.1 ค่าความหยาบผิวที่แตกต่างกันของวัสดุพื้นก่อนการเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์ อาจมีผลต่อพฤติกรรมการกัดกร่อน การยึดเกาะระหว่างฟิล์มกับวัสดุพื้น และ สมบัติทางกล โดยที่ความหยาบผิวอาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ทำให้การทับถมของอะตอมไม่ สม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน

 1.3.2 พฤติกรรมการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และชิ้นงาน เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์
 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่สภาวะความเป็นกรด (พีเอช 2) กลาง (พีเอช 7) และด่าง (พีเอช 10)
 อาจมีพฤติกรรมการกัดกร่อนต่างกัน

# 1.4 ขอบเขตของการวิจัย โลยเทคโนโลยสรี

1.4.1 วัสดุพื้น (substrate) ที่ถูกนำมาปรับปรุงสมบัติของพื้นผิวในการวิจัยครั้งนี้คือ
 เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนเกรด AISI H13

1.4.2 กระบวนการปรับปรุงพื้นผิวที่สนใจในการศึกษา คือ กระบวนการเคลือบผิวด้วย วิธีไอทางกายภาพ (physical vapour deposition, PVD) โดยชั้นเคลือบผิวที่ต้องการทดสอบ คือ สารประกอบโครเมียมในไตรค์ (CrN) อย่างไรก็ตาม กระบวนการเคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพ มีตัวแปรที่ต้องควบคุมดังนี้

- ก) ค่าอัตราส่วนระหว่างแก๊สในโตรเจนและแก๊สอาร์กอนคงที่
- ก่าความคันคงที่
- ค) อุณหภูมิคงที่ (สำหรับวัสดุพื้น)
- ง) เวลาที่ใช้ในที่ใช้ในการเคลือบคงที่

กวามหยาบผิวของวัสดุพื้น

1.4.3 เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพ ตามหัวข้อ 1.4.2 ถูก นำมาวิเคราะห์และศึกษาในหัวข้อดังต่อไปนี้

ก) ความต้านทานการกัดกร่อน (corrosion resistance) โดยวิธีทางเคมีไฟฟ้าใน สารละลายโซเดียมกลอไรค์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10 ตามลำคับ

 ง) การวิเคราะห์ชั้นเคลือบ (coating characterization) ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบน รังสีเอกซ์ (X-ray diffraction, XRD) กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม (atomic force microscopy, AFM) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope, SEM) และ เอกซ์เรย์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนสเปคโตรสโครปี (X-ray photoemission electron microscopy, X-PEEM)

### 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1.5.1 เข้าใจถึงพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ก่อนและหลังการ เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์

1.5.2 เข้าใจผลของค่าความหยาบผิวของวัสดุพื้นที่มีต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของ
 เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ก่อนและหลังการเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์

 1.5.3 เข้าใจผลของค่าพีเอชของสารละลายที่มีต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้า เครื่องมือ H13 ก่อนและหลังการเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์

1.5.4 สามารถนำแสงซินโครตรอนมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยทางค้านโลหะวิทยาได้ เช่น ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค ส่วนผสมทางเคมีและรอยต่อระหว่างชั้นฟิล์มกับวัสดุพื้นของ เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 หลังการเคลือบผิวค้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ ซึ่งเป็นการนำเอาเทคนิค ขั้นสูงมาช่วยวิเคราะห์ในงานวิสวกรรมพื้นผิวที่ต้องการความละเอียด และก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เกิดขึ้นในการวิจัยทางค้านการประยุกต์แสงซินโครตรอนและโลหะวิทยา

# บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยครั้งนี้มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ลักษณะของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับ งานขึ้นรูปร้อน การปรับปรุงพื้นผิวโลหะด้วยวิศวกรรมทางด้านพื้นผิว ทฤษฎีการกัดกร่อนของ โลหะ และเทคนิคการวิเคราะห์คุณลักษณะของพื้นผิว (การวิจัยครั้งนี้ได้นำเอาแสงซินโครตรอน ช่วยในการวิเคราะห์พื้นผิวของสารประกอบด้วย) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

### 2.1 ลักษณะของเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อน

เหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูปร้อนเป็นโลหะที่นำไปใช้สำหรับงานแปรรูปที่ อุณหภูมิสูง เช่น งานทุบขึ้นรูปร้อน งานอัดขึ้นรูปร้อน งานหล่อแบบฉีด ฯลฯ ดังนั้นเหล็กกล้า เครื่องมือจะต้องรักษาสมบัติทางค้านความแข็งที่อุณหภูมิสูงได้ดี ต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ ด้านทานต่อการอ่อนตัวที่อุณหภูมิสูง และมีความเหนียวที่ดี ซึ่งวัสดุเหล็กกล้าเครื่องมือมี ลักษณะดังกล่าว นอกจากนี้เหล็กกล้าเครื่องมือมีธาตุผสมที่ช่วยเพิ่มสมบัติทางกล เช่น โครเมียม (Cr) โมลิบดินั่ม (Mo) และทังสเตน (W) เป็นต้น โดยปริมาณธาตุเหล่านี้ควรมีอย่างน้อย 5% เพราะ ธาตุเหล่านี้จะช่วยให้ชิ้นงานมีความสามารถในการชุบแข็งที่ผิว หรือทำให้ตัวอย่างชิ้นงานมีความ แข็ง ต้านทานแรงกระแทกได้ดี และที่สำคัญช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านทานการกัดกร่อน สำหรับการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกวัสดุเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 เนื่องจากเหล็กกล้ากลุ่มนี้เป็นที่นิยม นำมาใช้เป็นชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งมีส่วนผสมทางเคมีเฉลี่ยคือ 0.35-0.50%C 0.9-1.1%Si 0.2-0.5%Mn 5.0%Cr 1.5%Mo และ 1.0%V ตามลำดับ (Robert, G.A., 1998) ลักษณะ ของตัวอย่างเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 แสดงดังรูปที่ 2.1



### รูปที่ 2.1 ตัวอย่างชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13

### 2.2 กระบวนการปรับปรุงพื้นผิวโลหะด้วยวิศวกรรมพื้นผิว

กระบวนการเคลือบชั้นผิวแข็งของสารประกอบบนเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงานขึ้นรูป ร้อน จะช่วยเพิ่มความค้านทานต่อการเสียคสี การสึกหรอ การกัดกร่อน และยืคอายุการใช้งานของ แม่พิมพ์ โดยกระบวนการทางวิศวกรรมพื้นผิวซึ่งมีหลายเทคนิค เช่น การพ่นเคลือบผิวด้วยความ ร้อน (thermal spray) การเคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพ (physical vapour deposition) และการ เคลือบผิวด้วยวิธีไอระเหยทางเคมี (chemical vapour deposition) สำหรับการวิจัยครั้งนี้ได้เลือก กระบวนการเคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพ เนื่องจากกระบวนการนี้ไม่ทำลายสิ่งแวคล้อมเพราะ กระทำการเคลือบภายในห้องสุญญากาศ ดังนั้นจึงขออธิบายเฉพาะกระบวนการเคลือบผิวด้วยวิธีไอ ทางกายภาพเท่านั้นในวิทยานิพนธ์เล่มนี้

การเคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพเป็นกระบวนการที่กระทำภายในระบบสุญญากาศ หรือห้องสุญญากาศ โดยที่อะตอมของธาตุที่จะไปเคลือบอยู่บนชิ้นงานนั้นจะเคลื่อนที่โดยปราศจาก การชนกัน (collision) ด้วยเหตุนี้กระบวนการเคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพจึงเป็นแบบ "line of sight process" ซึ่งเครื่องเคลือบที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ (1) เทอร์ โบปั้ม ทำหน้าที่ในการดูดเอาอากาศหรือสารมลทินที่อยู่ภายในห้องเคลือบออกสู่ ภายนอก นั่นคือ ทำให้ห้องเคลือบกลายเป็นสุญญากาศซึ่งมีความคันประมาณ 10<sup>-5</sup> ถึง 10<sup>-3</sup> มิลลิบาร์

าาอนอก นินพอ ทาเททองเกลอบกลาอเบินถุญญากาศขึ้งมหาวามหนีบวะมาณ 10 เง 10 มิลลิบาร (2) ตำแหน่งวางชิ้นงาน ที่อยู่ภายในห้องเคลือบสุญญากาศมีการต่อร่วมกับสายดินเพื่อไม่ เกิดการลัดวงจรในระหว่างการเกลือบ

(3) ขั้วแคโทด หรือเป็นตำแหน่งที่มีการใส่เป้าสารเคลือบ (target) และมีการติดตั้ง shield เพื่อเป็นตัวบังคับลำของพลาสมาให้ตรงกับตำแหน่งของชิ้นงาน นอกจากนี้มีการต่อไฟฟ้า กระแสตรงมายังขั้วนี้ (DC power supply) ซึ่งการต่อวงจรในลักษณะนี้จะทำให้เกิดความต่างศักย์ ระหว่างขั้ว

(4) ท่อแก๊ส ซึ่งในห้องเคลือบสุญญากาศจะมี 2 ท่อ ประกอบด้วย ท่อของแก๊สอาร์กอน (Ar gas) และท่อแก๊ส ในโตรเจน (N<sub>2</sub> gas) โดยแก๊สอาร์กอนจะทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่ติด มากับชิ้นงานและเป็นตัวกระตุ้นผิวหน้าสารของเป้าสารเคลือบ ส่วนแก๊ส ในโตรเจนทำหน้าที่ใน การสร้างสารประกอบในไตรด์ในการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงในรูปที่ 2.2



### รูปที่ 2.2 กลไกของกระบวนการเกลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพ ภายในห้องเกลือบสุญญากาศ

หลักการทำงานของกระบวนการเคลือบด้วยวิธีไอทางกายภาพคือ เริ่มต้นทำการปั้มเอา อากาศที่อยู่ภายในห้องเคลือบออกสู่ภายนอกเพื่อทำให้ข้างในเป็นสุญญากาศ (10<sup>-5</sup> ถึง 10<sup>-3</sup> มิลลิบาร์) หลังจากนั้นปล่อยแก๊สอาร์กอนเข้าไปในห้องเคลือบเพื่อไปกระตุ้นตรงบริเวณผิวหน้าสาร พร้อมกับ ป้อนศักย์ไฟฟ้ากระแสตรงไปยังขั้วแคโทด (ขั้วลบ) อยู่ระหว่าง -500 ถึง -5000 โวลต์ ก็จะทำให้เกิด "Low –pressure glow discharge plasma" ณ บริเวณรอบ ๆ เป้าสารเคลือบ หลังจากนั้นจะเกิดการ ปล่อยประจุบวกของแก๊สอาร์กอน (Ar<sup>+</sup>) ออกมา ซึ่งจะเกิดการถ่ายเทโมเมนตัมไปยังเป้าสารเคลือบ ทำให้เกิดอะตอมหลุดออกมา อะตอมเหล่านั้นจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ว่างชิ้นงานแล้วไปรวมตัว กับแก๊ส ในโตรเจนเกิดเป็นสารประกอบในไตรด์บนชิ้นงานโลหะ ลักษณะแบบนี้เรียกว่า "สปัตเตอริงก์" ดังนั้นสารประกอบที่เกิดขึ้นถูกสร้างด้วยวิธีการสปัตเตอริงก์ (Nirun, W.A., Rakkwamsuk, P., Limsuwan, P., 2010) โดยสารประกอบที่สร้างได้ส่วนมากจะเป็นสารประกอบ ในไตรด์ ดังตารางที่ 2.1

	ชั้นเคลือบ	ความหนา	ความแขึ่ง	อุณหภูมิ	สัมประสิทธิ์ความ
		(ไมโครเมตร)	(Hv)	(องศาเซลเซียส)	เสียคทาน (µ)
	CrN	3-8	2,500	700	0.55
	TiN	3-5	2,900	600	0.64
	TiCN	1-3	4,000	400	0.45
	TiAlN	2-5	2,600	800	0.45
	TiCrN	4-10	4,200	700	0.40

ตารางที่ 2.1 สมบัติทางกลของสารประกอบในใตรด์ที่เคลือบผิวด้วยกระบวนการไอทางกายภาพ

สำหรับโครงสร้างของชั้นเคลือบที่ได้จากกระบวนการเคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพ จะ มีโครงสร้างจุลภาคที่ค่อนข้างละเอียดเนื่องจากอัตราการเย็นตัวที่เร็วในระหว่างการเกาะติด ทั้ง ลักษณะรูปร่าง ตลอดจนโครงสร้างและความสามารถในการยึดเกาะของชั้นเคลือบบนผิวชิ้นงานซึ่ง จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรต่าง ๆ เช่น พลังงานของอะตอมที่พุ่งเข้าชน อุณหภูมิที่ให้แก่ชิ้นงาน และความคันภายในห้องเคลือบสุญญากาศ โดยชั้นเคลือบที่ได้นั้นสามารถอาศัยกลไกการเติบโต ของชั้นเคลือบตั้งแต่เป็นนิวเคลียสจนเกิดการเติบโตไปเป็นเกรน ซึ่งสามารถอธิบายได้ 3 กลไก ดังนี้

(1) Three-dimensional island (Volmer-Weber Growth)

(2) Two-dimensional layer by layer (Frank-Van Der Merwe Growth)

(3) Initial-Layer by layer growth แล้วเกิด Island growth ตามในภายหลัง สำหรับปัจจัยหลักที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคของชั้นเคลือบคือ อุณหภูมิและแรงดัน จาก รูปที่ 2.3 และ 2.4 พบว่าที่อุณหภูมิของวัสดุพื้น (substrate) ต่ำ ๆ ลักษณะรูปร่างของผลึกชั้นเคลือบมี ลักษณะคล้ายกรวย (tapered crystals) ซึ่งมีรูพรุนมากเรียงตัวกันอย่างหลวม ๆ ลักษณะของพื้นผิว ของชั้นเคลือบไม่เรียบ ดังปรากฏในบริเวณ zone 1 การที่ผลึกของชั้นเคลือบมีลักษณะแบบนี้ สามารถอธิบายได้ว่าเป็นผลจากอุณหภูมิที่ต่ำจึงทำให้อะตอมของวัสดุเคลือบมีลักษณะแบบนี้ ยึดเกาะอยู่บนผิวของวัสดุพื้นได้ไม่ดี นอกจากนี้จะพบว่าเมื่อปริมาณแรงดันของแก๊สอาร์กอน เปลี่ยนแปลงก็จะมีผลให้บริเวณ 1 เปลี่ยนด้วย นั่นคือ ถ้าปริมาณแรงดันของแก๊สอาร์กอนมากจะ ส่งผลให้ปริมาณรูพรุนของชิ้นงานเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิของวัสดุพื้นสูงขึ้น (zone 2) พบว่าผลึกของ ชั้นเคลือบมีลักษณะเป็นแท่งยาว (columnar) มีลักษณะการจัดเรียงตัวที่หนาแน่น ส่งผลให้ปริมาณ ของรูพรุนน้อยลงและทำให้ผิวชั้นเคลือบมีความเป็นระเบียบ หรือผิวเรียบมากขึ้น แต่เมื่ออุณหภูมิ สูงมาก ๆ ผลึกของชั้นเกลือบจะมีลักษณะที่ก่อนข้างกลม (equiaxed) ดังปรากฏในบริเวณ zone 3



รูปที่ 2.3 โครงสร้างชั้นเคลือบที่เคลือบด้วยวิธีไอทางกายภาพ (Robert, G., 1998)



รูปที่ 2.4 โครงสร้างของชั้นเคลือบที่เคลือบด้วยวิธีไอทางกายภาพแบบสปัตเตอริงค์ (Robert, G., 1998)

ข้อดีของกระบวนการเคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพคือ ช่วยเพิ่มความด้านทานต่อการ เสียดสีและการสึกหรอให้กับแม่พิมพ์ เพิ่มความด้านทานต่อการกัดกร่อนให้กับแม่พิมพ์ เพิ่มอายุ การใช้งานให้กับแม่พิมพ์ สามารถเพิ่มอัตราการผลิตและความเร็วในการขึ้นรูปของแม่พิมพ์ ลดการ หลอมเชื่อมระหว่างเครื่องมือกับชิ้นงานและสามารถลดเวลาในการซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ นอกจากนี้ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการเคลือบมีสีสันสวยงามเพิ่มมูลค่าทางการค้าได้อีกด้วย

#### 2.3 ทฤษฎีการกัดกร่อนของโลหะ

การกัดกร่อนของโลหะคือ การสูญเสียเนื้อโลหะซึ่งเกิดปฏิกิริยาเคมีกับสิ่งแวดล้อม อาจจะ เป็นปฏิกิริยาทางเคมี หรือปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี ซึ่งการกัดกร่อนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ อย่างหนึ่ง กล่าวคือ สินแร่ต่าง ๆ ที่มีอยู่บนพื้นโลกเป็นสภาพที่มีเสถียรภาพอยู่แล้ว เมื่อนำสินแร่ เหล่านี้มาถลุงให้ได้เนื้อโลหะบริสุทธิ์ทำให้โลหะอยู่ในสภาวะไม่มีเสถียรภาพ โลหะที่ไม่มี เสถียรภาพจะพยายามกลับคืนสู่สภาพเดิม คือสินแร่ตามธรรมชาติ ลักษณะของกระบวนแบบนี้ เรียกว่า กระบวนการกัดกร่อน ดังนั้นนักโลหะวิทยาจึงพยายามในการรักษาสภาพโลหะเหล่านี้ให้ เสื่อมสภาพอันเนื่องจากการกัดกร่อนน้อยที่สุดและมีอายุการใช้งานนาน ปัจจุบันจึงมีการพัฒนา กระบวนการทดสอบการกัดกร่อนขึ้นมาตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ASTM INTERNATIONAL NACE STANDARD ฯลฯ โดยกระบวนการทดสอบการกัดกร่อนของวัสดุโลหะนั้นมีหลายวิธี ด้วยกัน เช่น วิธีเคมีไฟฟ้า (electrochemical technique) ซึ่งวิธีที่ใช้ในการทดสอบการกัดกร่อนใน การวิจัยครั้งนี้คือ วิธีเคมีไฟฟ้าโดยใช้เครื่องโพเทนชิโอสแตท (potentiostat) โดยเครื่องนี้สามารถวัด ด่าศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของการกัดกร่อนได้ ดังนั้นจึงสามารถกำนวณอัตราการกร่อนของ โลหะได้ ถือได้ว่าเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะสะดวกต่อการใช้งานและค่าที่ ได้ก่อนข้างแม่นยำ ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงขออธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบการกัดกร่อนดังนี้ (Fontana, M.G., 1987; Sedriks, A.J., 1996)

### 2.3.1 การวัดสักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนและ อัตราการกัดกร่อน

ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน (corrosion potential,  $E_{corr}$ ) คือ ศักย์ไฟฟ้าที่อัตรารวมของ ปฏิกิริยาแอโนดิกทั้งหมดเท่ากับอัตรารวมของปฏิกิริยาแกโทดิก โดยความหนาแน่นกระแสที่ ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนเรียกว่า ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน (corrosion current density,  $I_{corr}$ ) ซึ่งถือเป็นตัวบ่งชื่อัตราการกัดกร่อน การวัดศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าขณะเกิด การกัดกร่อนสามารถทำได้โดยใช้เครื่องโพเทนชิโอสแตท (potentiostat) ดังรูปที่ 2.5 สำหรับการ ทดสอบการกัดกร่อนจะมีแท่งอิเล็กโทรด 3 ชนิดคือ

- ก) อิเล็ก โทรดอ้างอิง (reference electrode) คือ ชุด Ag/AgCl
- บ) อิเล็กโทรดกระแส (counter electrode) คือ แท่งแกรไฟต์
- ค) อิเล็กโทรดตัวอย่าง (working electrode) คือ ชิ้นงานตัวอย่าง

สำหรับการวัดก่าศักย์ไฟฟ้าสามารถกระทำได้โดยการวัดเทียบระหว่างอิเล็กโทรด อ้างอิงกับอิเล็กโทรดตัวอย่าง ส่วนก่ากระแสไฟฟ้าจะได้จากการวัดเทียบระหว่างอิเล็กโทรดกระแส กับอิเล็กโทรดตัวอย่าง จากก่าศักย์ไฟฟ้าและก่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้ นำมาพล็อตกราฟแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างก่าทั้งสองจะได้กราฟที่เรียกว่า เส้นโค้งโพลาไรเซชัน (polarization curve)



รูปที่ 2.5 การวัดกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนและศักย์ไฟฟ้า การกัดกร่อนด้วยเครื่องโพเทนชิโอสเตท

จากรูปที่ 2.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของปฏิกิริยา แอโนดิกและปฏิกิริยาแคโทดิกบนผิวของโลหะที่กำลังเกิดการกัดกร่อน เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหล ผ่านขั้วไฟฟ้าที่ผิวความต่างศักย์ของขั้วทั้งสองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังในเส้นกราฟแอโนดิก (anodic curve) และเส้นกราฟแคโทดิก (cathodic curve) ตามลำดับ โดยที่กวามต่างศักย์ของแอโนด จะเปลี่ยนค่าไปในทางบวก ส่วนความต่างศักย์ของแคโทดจะเปลี่ยนค่าไปในทางลบ ลักษณะเช่นนี้ แสดงถึงการเกิดโพลาไรเซชันของขั้วทั้งสองสามารถกำนวณหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและ กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนได้จากจุดตัดของเส้นความชันของเส้นกราฟแอโนดและเส้นกราฟ แกโทดดังรูปที่ 2.7 เมื่อทราบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน แล้วสามารถกำนวณอัตราการกัดกร่อนได้จากสมการที่ 2.1

โดย	R <sub>mm/year</sub>	คือ	อัตราการเกิดการกัดกร่อน
			(มิถลิเมตรต่อปี)
	I <sub>corr</sub>	คือ	ความหนาแน่นกระแสการกัดกร่อน
			(ไมโครแอมแปร์ต่อตารางเซนติเมตร)
	е	คือ	น้ำหนักกรัมสมมูลย์ของโลหะ
	ρ	คือ	ความหนาแน่นของโลหะ
			(กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)



รูปที่ 2.6 ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า การกัดกร่อน (Sedriks, A.J., 1996)

(2.1)

#### 2.3.2 เส้นโค้งโพลาไรเซชัน

้ตัวอย่างการศึกษากลไกพาสซิวิตี (passivity) ของเหล็กกล้าไร้สนิม โคยศึกษาจาก เส้นโค้งโพลาไรเซชันเมื่อทำการทคลองต่อจากรูปที่ 2.6 โคยเพิ่มศักย์ไฟฟ้าไปทางโนเบิล (noble) จาก E<sub>corr</sub> และบันทึกค่ากระแสที่ได้ ดังรูปที่ 2.7 เป็นที่รู้ว่าจุดตัดของเส้นกราฟแคโทดิก และ ้เส้นกราฟแอโนดิกคือ ค่าศักย์ไฟฟ้ากัดกร่อน (E<sub>corr</sub>) เมื่อเพิ่มค่าศักย์ไฟฟ้าต่อถึงจุดหนึ่ง กระแสกลับ ้ลคลงเนื่องจากเกิดชั้นฟิล์มพาสสีฟบนผิวโลหะ เรียกค่าศักย์ไฟฟ้าที่วัดว่าเป็นจุดการเปลี่ยนแปลง แอคทีฟ-พาสสีฟ (active-passive transition) และค่าศักย์ไฟฟ้าที่จุดนี้เรียกว่า ศักย์ไฟฟ้าพาสซิเวชัน ปฐมภูมิ (primarily passive potentials) ใช้สัญลักษณ์ E<sub>m</sub> เมื่อป้อนศักย์ไฟฟ้าต่อไปกระแสจะเริ่ม ้ถุดลงจนคงที่ที่ก่าหนึ่งแม้จะเพิ่มศักย์ไฟฟ้าให้แก่เซลล์ต่อไปความหนาแน่นของกระแสก็ยังคงไม่ เปลี่ยนแปลง ช่วงกราฟที่กระแสไฟฟ้าคงที่นี้เรียกว่าช่วงพาสสีฟ (passive zone) ซึ่งเป็นลักษณะ เฉพาะตัวที่แสดงถึงความทนทานของฟิล์มบนผิวโลหะ ถ้ายังเพิ่มศักย์ไฟฟ้าต่อไปอีกจนถึงค่าหนึ่งที่ ้ชั้นฟิล์มพาสสีฟแตกทำให้กระแสเพิ่มขึ้นอย่างรวคเร็วเรียกช่วงที่เลยจคนี้ว่า ช่วงทรานพาสสีฟ (tranpassive zone) และเรียกศักย์ไฟฟ้าที่จุดนี้ว่า ศักย์ไฟฟ้าทรานพาสสีฟใช้สัญลักษณคือ E, ศักย์ไฟฟ้าที่จุดนี้เป็นค่าที่โลหะเริ่มกัดกร่อนเฉพาะที่ คือ การกัดกร่อนแบบรูเข็มหรือหลุม (pitting corrosion) ซึ่งหากป้อนศักย์ไฟฟ้าเกินค่า E,จะเกิดการแตกของชั้นฟิล์มพาสสีฟจุดใหม่เพิ่มขึ้น และ ้ชั้นฟิล์มจุดที่แตกเดิมจะมีการขยายตัวของรูเข็มหรือหลุมใหญ่ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบเส้นโพลาไรเซชัน ที่ได้จากการทดลองของโลหะตัวอย่างในสารละลายที่ไม่มีคลอไรด์ และสารละลายที่มีคลอไรด์ พบว่าในสารละลายที่มีคลอไรด์จะให้ค่า E, หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า ศักย์ไฟฟ้ากัดกร่อนแบบรูเข็ม หรือหลุม (pitting potential) ใช้สัญลักษณ์คือ  $E_{\mu}$ และมีความกว้างช่วงพาสสีฟแคบกว่าเส้นโค้งโพลา ้ไรเซชันที่ได้จากการทดลองในสารละลายที่ไม่มีคลอไรด์ ซึ่งตัวแปรที่มีผลต่อเส้นโค้งโพลาไรเซชัน ้ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนในสารละลาย อัตรากระแสกับอุณหภูมิที่ใช้ในการทคลอง ความเข้มข้น ้ของสารละลาย และอัตราการกวน กล่าวโคยทางอ้อมตัวแปรต่าง ๆ เหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมการกัด กร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 (Chen, B.F., Pan, W.L., Yu, G.P., Hwang, J., Huang, J.H., 1999; Ahn, S.H., Choi, Y.S., Kim, J.G., Han, J.G., 2002)



รูปที่ 2.7 ตำแหน่งต่าง ๆ ที่สำคัญของเส้นโค้งโพลาไรเซชัน (ประทีป วงส์บัณฑิต, 2543)

### 2.4 การวิเคราะห์ชั้นเคลือบของสารประกอบ

สำหรับการวิเคราะห์ชั้นเคลือบในการวิจัยครั้งนี้จะต้องอาศัยเทคนิคที่มีความละเอียด ในระดับไมโครเมตร หรือ นาโนเมตร เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ถูกต้อง ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้เลือก เทคนิคที่เหมาะสมได้แก่ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope, SEM) เอกซ์เรย์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนสเปคโตรสโครปี (X-ray photoemission electron microscopy, X-PEEM) ซึ่งสามารถอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้

#### 2.4.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) นับได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการ ตรวจสอบผิวของโลหะที่ผ่านการเคลือบด้วยสารประกอบ เช่น ฟิล์มบางหรือออกไซด์ เนื่องจาก SEM มีกำลังขยายตั้งแต่ 20 ถึง 30,000 เท่า และสามารถวิเคราะห์ชั้นเคลือบในแนวลึกได้กว่า 300 เท่าของกล้องจุลทรรศน์ปกติ ทำให้เป็นผลดีต่อการวิเคราะห์ผิวในรายละเอียดได้ ตัวอย่าง ชิ้นงานทดสอบสำหรับการวิเคราะห์ด้วย SEM จะมีขนาดเล็ก เช่น มีความกว้าง 10 มิลลิเมตร ยาว 10 มิลลิเมตร และความหนา 2 มิลลิเมตร และต้องทำความสะอาดด้วยสารละลายอย่างดี ทั้งนี้ เนื่องจากชิ้นทดสอบต้องอยู่ในสภาวะสุญญากาศที่ความดันต่ำกว่า 1.3 มิลลิพาสคาล และหาก ชิ้นงานตัวอย่างทดสอบไม่นำไฟฟ้าก็จะต้องเคลือบด้วยการ์บอนหรือทองคำเพื่อให้อิเล็กตรอนไป สะสมตัวบนผิวชิ้นงานได้ โดยทั่วไป SEM มักต่อพ่วงอยู่กับการวิเคราะห์ด้วยรังสีเอกซ์ ทั้งนี้เพื่อ ช่วยวิเกราะห์ชนิดของธาตุหรือผิวงานหรืออนุภาคเศษโลหะจากการสึกหรอ ซึ่งเทคนิคนี้คือ EDS โดยมักจะใช้ร่วมกับ SEM

ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่อง SEM โดยสังเขปแสดงดังรูปที่ 2.8 ส่วนบนสุดเป็นแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนที่เรียกว่า ปืนอิเล็กตรอน (electron gun) อิเล็กตรอนจาก แหล่งกำเนิดจะถูกเร่งให้เคลื่อนที่ลงมาตามคอลัมน์ซึ่งมีสภาพเป็นสุญญากาศด้วยความต่างศักย์เร่ง (accelerating voltage) ในช่วง 0 ถึง 30 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ (บางเครื่องอาจทำได้สูงสุดถึง 50 kV) โดยทิศทางการเคลื่อนที่จะถูกควบคุมด้วยเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic lens) ด้วยกัน 2 ชุด หรือมากกว่านั้นและปริมาณของอิเล็กตรอนจะถูกควบคุมโดยแอพเพอร์เจอร์ (aperture) ซึ่งมีขนาด ต่าง ๆ กัน ตามลักษณะการใช้งาน ส่วนเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าชุดแรกที่เรียกว่า เลนส์คอนเดนเซอร์ (condenser lens) นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญที่สุดต่อการควบคุมลำอิเล็กตรอน (electron optics) เพราะเป็นเลนส์ที่ทำหน้าที่บีบลำอิเล็กตรอนที่วิ่งลงมาจากแหล่งกำเนิดให้เป็นลำที่มีขนาด พื้นที่หน้าตัดเล็กลง สำหรับเลนส์วัตถุ (objective lens) ซึ่งเป็นเลนส์ชุดสุดท้ายจะทำหน้าที่ไฟกัส ลำอิเล็กตรอนให้ไปตกบนผิวตัวอย่างชิ้นงาน โดยมีขดลวดควบคุมลำแสงอิเล็กตรอน (scan coil) ทำหน้าที่กราดลำอิเล็กตรอนให้ไปบนผิวของตัวอย่างภายในกรอบพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ซึ่งพื้นที่ผิว ของตัวอย่างบริเวณที่ถูกยิงค้วยลำอิเล็กตรอนนี้จะเกิดสัญญาณต่าง ๆ ขึ้นหลายชนิดในเวลาเดียวกัน และในตัวเกรื่อง SEM ยังมีอุปกรณ์สำหรับตรวจจับสัญญาณ (detector) ชนิดต่าง ๆ เพื่อประมวลผล ออกมาเป็นภาพ ด้วอย่างสัญญาณที่เกิดขึ้นได้แก่

(1) อิเล็กตรอนทุติยภูมิ (secondary electrons) เป็นสัญญาณที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะพื้นผิวของตัวอย่างแล้วแสดงออกมาเป็นภาพ ภาพที่ได้จากสัญญาณชนิดนี้เรียกว่า ภาพ อิเล็กตรอนทุติยภูมิ

(2) อิเล็กตรอนกระเจิงกลับ (back scattered electrons) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ส่วนประกอบทางเคมีบนผิวตัวอย่าง และแสดงให้เห็นลักษณะความสูงต่ำของพื้นผิวด้วย

นอกจากนี้มีสัญญาณประเภทอื่น เช่น เอกซ์เรย์ (X-ray) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic wave) โอเจอิเล็กตรอน (Auger electron) เป็นต้น ซึ่งสัญญาณแต่ละชนิดจะให้ ข้อมูลของตัวอย่างแตกต่างกันไป



รูปที่ 2.8 หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

#### 2.4.2 พลังงานแสงซินโครตรอน (synchrotron light)

แสงซินโครตรอนเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีสเปกตรัมที่ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงความ ยาวคลื่นของอินฟาเรคถึงเอกซ์เรย์ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะที่เด่นจึงมีการนำเอาแสงซินโครตรอนไปใช้ ประโยชน์ในงานวิจัยหลายสาขา การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการ นำไปใช้ในการวัดและวิเคราะห์สารตัวอย่างที่ทำการศึกษา นั่นคือการเอาแสงซินโครตรอนไปทำ อันตรกิริยากับอิเล็กตรอนของอะตอมในสารตัวอย่างแล้วทำการวัดและวิเคราะห์สิ่งที่เป็นผล สืบเนื่องจากการเกิดอันตรกิริยาดังกล่าว สิ่งที่จะต้องวัคคือ โฟตอน (photon) หรืออิเล็กตรอน ข้อมูล เกี่ยวกับปริมาณ คุณสมบัติ และทิศทางการปลดปล่อยโฟตอนหรืออิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นเป็นตัวบ่ง บอกองก์ประกอบของสารตัวอย่าง โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างโมเลกุล หรือโครงสร้าง ผลึกของสารตัวอย่าง เป็นต้น

การวิจัยครั้งนี้ได้เลือกเทคนิค เอกซ์เรย์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนสเปคโตรสโครปี (X-PEEM)โดยใช้แหล่งพลังงานจากแสงซินโครตรอนซึ่งอยู่ในช่วงพลังงาน 50 ถึง 1000 อิเล็กตรอนโวลต์ จากระบบลำเลียงแสง BL3.2B ของห้องปฏิบัติการแสงสยาม โดยแสงในช่วง พลังงานดังกล่าวมีประโยชน์ในการศึกษาสภาวะทางเคมีที่ผิวหน้าสารทำให้สามารถระบุปฏิกิริยา ตัวกลาง (intermediate reaction) ที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นผิวและรอยต่อระหว่างพื้นผิวสารและร่องรอย การกัดกร่อน การตรวจสอบดังกล่าวสามารถทำใด้ เนื่องจากมีการเพิ่มขีดความสามารถในการ แยกแขะสเปกตรัม (spectral resolution) และความไวในการวิเคราะห์พื้นผิววัสดุจากการใช้แสง ซินโครตรอนที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าพลังงานได้ นอกจากนี้เทคนิคดังกล่าวเป็นเทคนิคการวัด อิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อขออกมาจากสารตัวอย่างหรืออิเล็กตรอนที่สะท้อนกลับแล้วเกิดการ เลี้ขวเบน ข้อมูลที่ได้เกิดจากบริเวณผิวหน้าชั้นนอกสุดจนถึงระดับความลึกเรือน 10 อังสตรอม ซึ่ง เป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติเชิงผิวของตัวอย่างเป็นสำคัญ เทคนิคดังกล่าวจึงเหมาะสำหรับงาน ทางด้าน surface analysis, surface science และ applied surface science ซึ่งงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ ปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น การกัดกร่อนของโลหะ การพัฒนา catalysis สำหรับการกำจัดสารพิษ การวิเคราะห์ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์และงานทางด้าน โพลีเมอร์ เป็นด้น

#### 2.4.3 เอกซ์เรย์โฟโตอิมิชชั้นอิเล็กตรอนสเปคโตรสโครปี

เอกซ์เรย์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนสเปคโตรสโครปี คือการรวมเทคนิคการดู ภาพเหมือนกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกับเทคนิคด้านสเปคโตรสโครปีด้วยแสงซินโครตรอน การ ใช้เทกนิก PEEM กับแสงซินโครตรอนทำให้สามารถเลือกและเปลี่ยนก่าพลังงานแสงที่ใช้กระตุ้น อิเล็กตรอนให้หลุดออกจากผิวของสารตัวอย่าง จึงสามารถวิเคราะห์ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี ของวัตถุบนสารตัวอย่างด้วยเทคนิค micro x-ray absorption spectroscopy (µ-XAS) ได้ นอกจากนี้ ระบบ PEEM ที่ระบบถำเถียงแสง BL3.2B ได้ติดตั้ง electron energy analyzer ทำให้สามารถศึกษา ส่วนผสมทางเคมีใด้ด้วยเทคนิค micro x-ray photoemission spectroscopy (µ-XPS) ภาพถ่ายจาก เทกนิก PEEM มีความละเอียดอยู่ในช่วงระหว่าง 10 ถึง 100 นาโนเมตร ทั้งนี้ contrast ของวัตถุใน ภาพถ่ายจาก PEEM นั้นเกิดได้จาก elemental contrast โดยอาศัยความสามารถในการเปลี่ยนค่า พลังงานแสงของแหล่งกำเนิดแสงซินโครตรอนในช่วงยูวี (UV) ถึง เอกซ์เรย์ (X-ray) ซึ่งในแต่ละค่า พลังงานแสงธาตุแต่ละชนิดจะปล่อยโฟโตอิเล็กตรอนจำนวนไม่เท่ากัน ทำให้สามารถแยกแยะชนิด ของธาตุบนสารตัวอย่างได้ topological contrast เกิดจากพื้นผิวของสารตัวอย่างมีความขรุขระหรือ สูงต่ำไม่เท่ากันทำให้วิถึงองอิเล็กตรอนเกิดการเบี่ยงเบนก่อนจะเกิดภาพ work function contrast เกิดจากแสงที่กระตุ้นในช่วงยุวีมีค่าพลังงานใกล้เคียงกับ work function ของวัสดบนผิวสาร ตัวอย่างที่ศึกษา magnetic contrast เกิดจากทิศทางที่แตกต่างกันระหว่างทิศกวามเป็นโพลาไรซ์ของ แสงซินโครตรอนกับการเรียงตัวของโดเมนแม่เหล็กในพื้นผิวของสารตัวอย่าง

นอกจากใช้แสงซินโครตรอนในการกระตุ้นโฟโตอิเล็กตรอนเพื่อสร้างภาพถ่าย PEEM แล้ว สถานีทคลอง X-PEEM ของห้องปฏิบัติการแสงสยามยังได้ติดตั้งแหล่งกำเนิด
อิเล็กตรอนซึ่งสามารถถ่ายภาพตัวอย่างมีความละเอียดในระดับนาโนเมตร เทคนิคนี้เรียกว่า low-energy electron microscopy (LEEM) ทั้งนี้ภาพถ่ายจากเทคนิค LEEM สามารถใช้เพื่อการ วิเคราะห์โครงสร้างความเป็นผลึกของสารตัวอย่างได้อีกด้วย โดยการถ่ายภาพ LEEM จากเทคนิค อาศัยหลักการเลี้ยวเบน (diffraction) จากโครงสร้างที่เป็นผลึกของตัวอย่าง เมื่อนำอิเล็กตรอนที่เกิด การเลี้ยวเบนมาขยายเป็นภาพหรือที่เรียกว่า dark-field imaging ภาพที่ได้จะมีความแตกต่างระหว่าง วัตถุหรือพื้นผิวบนตัวอย่างที่มีโครงสร้างอะตอมขนาดแตกต่าง หรือมีทิศทางแตกต่างกัน ซึ่งมี ประโยชน์มากสำหรับการศึกษาการปลูกฟิล์มบางบนผิวของตัวอย่างและศึกษาการเปลี่ยนเฟสหรือ โครงสร้างโลหะเมื่อให้ความร้อนแก่ตัวอย่าง แสดงหลักการทำงานและลักษณะของเครื่อง PEEM ดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 ลักษณะเครื่องและหลักการทำงานของ X-PEEEM ตั้งอยู่ที่ BL3.2B ในสถานีทคลองของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา

#### 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลวารสารทางวิชาการ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งวารสารเหล่านี้จะช่วยทำให้ข้อมูลใน วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์และสามารถทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้ได้ อย่างถูกต้องโดยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย งานวิจัยทางด้านการกัดกร่อนของ สารประกอบในไตรด์ คุณลักษณะผิวของสารประกอบในไตรด์ วิศวกรรมพื้นผิว และงานวิจัย ทางด้านฟิสิกส์ (แสงซินโครตรอน) ซึ่งอธิบายรายละเอียดดังนี้

#### 2.5.1 งานวิจัยทางด้านการกัดกร่อน

Ahn, S.H. et al. (2002) ได้อธิบายพฤติกรรมการด้านทานกัดกร่อนของฟิล์ม โครเมียม (Cr) สารประกอบโครเมียมในไตรด์ (CrN) และสารประกอบโครเมียม (II) ในไตรด์ (Cr<sub>2</sub>N) ที่เคลือบอยู่บนเหลีกกล้าเครื่องมือ H13 ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดย น้ำหนัก พบว่า CrN (อัตราส่วนผสมทางเคมีของ Cr : N เท่ากับ 1 : 1) มีความสามารถในการ ด้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าฟิล์ม Cr (บริสุทธิ์) และ Cr<sub>2</sub>N นอกจากนี้ทางผู้วิจัยยังได้ศึกษาถึง ปริมาณรูพรุนที่เกิดขึ้นบนฟิล์ม พบว่าฟิล์ม Cr เมปริมาณรูพรุนน้อยกว่าสารประกอบ CrN และ Cr<sub>2</sub>N ตามลำดับ ซึ่งรูพรุนที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลให้เกิดการกัดกร่อนแบบเฉพาะที่ (localized corrosion) และ ลักษณะทางโครงสร้างจุลภาคของสารประกอบ CrN มีลักษณะเป็นเกรนเรียวยาว (columnar grain) ซึ่งทำให้ฟิล์มมีความหนาแน่น ส่งผลให้สมบัติทางกลดีขึ้น ดังนั้นสารประกอบ CrN จึงเป็นฟิล์มที่ ช่วยด้านทานการกัดกร่อนในสภาวะที่ชิ้นงานด้องสัมผัสกับสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

Lee, S.C., Ho, W.Y., Lai, F.D. (1996) ได้กล่าวถึงความหยาบผิวของวัสดุพื้น (substrate) ส่งผลต่อพฤติกรรมของการกัดกร่อนของฟิล์มโครเมียมไนไตรด์ (CrN) ที่เคลือบด้วย วิธีไอทางกายภาพ (PVD) พบว่าก่าความหยาบผิวของวัสดุพื้นที่มีความหยาบน้อยส่งผลให้ สารประกอบโครเมียมไนไตรด์ด้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าชิ้นงานที่มีความหยาบผิวมาก นอกจากนี้ทางผู้วิจัยได้อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมการยึดเกาะระหว่างชั้นฟิล์มกับวัสดุพื้น พบว่าถ้า ผิวของวัสดุพื้นมีความเรียบมากจะทำให้การยึดเกาะของฟิล์มก่อนข้างดีกว่าชิ้นงานที่มีความหยาบ ผิวมาก ซึ่งการยึดเกาะของฟิล์มบนวัสดุพื้นก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ช่วยด้านทานการกัดกร่อนของ สารประกอบโครเมียมไนไตรด์

Liu, C., Bi, Q., Matthews, A. (2001) ได้เปรียบเทียบพฤติกรรมการด้านทานการ กัดกร่อนของฟิล์มโครเมียมในไตรด์ (CrN) และไทเทเนียมในไตรด์ (TiN) ที่เคลือบบนวัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ พบว่าสารประกอบ โครเมียมในไตรด์ มีสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าสารประกอบไทเนียมในไตรด์ และมีอัตราการการกัดกร่อนน้อยกว่าเพราะว่าฟิล์มโครเมียมในไตรด์มีลักษณะโครงสร้างจุลภาค เรียวยาวและหนาแน่น ส่งผลให้มีปริมาณรูพรุนของฟิล์มน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มไทเทเนียม ในไตรด์ที่มีปริมาณของรูพรุนค่อนข้างมาก นอกจากนี้ยังพบว่าสารประกอบไทเทเนียมในไตรด์ยัง เกิดการกัดกร่อนแบบรูเข็มซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดการกัดกร่อน ด้วยเหตุนี้ทำให้อัตราการเกิด การกัดกร่อนค่อนข้างเร็วกว่าฟิล์มโครเมียมในไตรด์

#### 2.5.2 งานวิจัยทางด้านการตรวจสอบคุณลักษณะพื้นผิวของสารประกอบ

Lippitz, A. and Hubert, T. (2005) ศึกษาคุณลักษณะผิวของฟิล์มโครเมียมในไตรด์ โดยใช้เทคนิค XPS ในการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมี พบว่าสารประกอบที่เกิดขึ้นบนฟิล์ม นอกจากสารประกอบโครเมียมในไตรด์แล้ว ยังมีสารประกอบอื่น ๆ เช่น CrO<sub>x</sub> Cr(O, N)<sub>x</sub> และ CrO<sub>x</sub>H<sub>y</sub> ซึ่งสารประกอบออกไซด์ที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดในระหว่างกระบวนเคลือบผิว เนื่องจาก บรรยากาศภายในห้องเคลือบยังคงมีอากาศอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามแก๊สออกซิเจนมีความสามารถใน การทำปฏิกิริยากับธาตุโครเมียมได้ดีจึงทำให้เกิดเป็นสารประกอบออกไซด์ขึ้น ซึ่งสารประกอบ ออกไซด์ส่วนใหญ่จะช่วยด้านทานการกัดกร่อนได้ดี เช่น Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> และอีกหนึ่งตัวแปรที่ช่วยทำให้เกิด สารประกอบออกไซด์คือ อุณหภูมิ จากผลการวิจัยของ A. Lippitz และ Th. Hubert พบว่าที่อุณหภูมิ 530 องศาเซลเซียส ธาตุ Cr ทำปฏิกิริยากับ O<sub>2</sub> ได้ดีเกิดเป็นสารประกอบโครเมตที่มีสมบัติด้านทาน การกัดกร่อน นอกจากนี้เทคนิค XPS ยังแสดงค่าพลังงานยึดเหนี่ยว (binding energy) ของธาตุต่าง ๆ โดยธาตุ Cr จะปรากฏที่พลังงาน 574.3  $\pm$  0.4 อิเล็กตรอนโวลต์ ธาตุ N ปรากฏที่พลังงาน 396.8  $\pm$  0.4 อิเล็กตรอนโวลต์ และธาตุ O ปรากฏที่พลังงาน 530.0  $\pm$  0.4 อิเล็กตรอนโวลต์

Frazer, B.H., Gilbert, B., Songderegger, B.R., Stasio, G.D. (2003) ใช้เทคนิค XAS ศึกษาฟิล์มโครเมียมที่เคลือบบนวัสดุโลหะ เช่น Fe Al Cu และ Ti พบว่าเทคนิค XAS สามารถ วิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของฟิล์มบางได้ ซึ่งทางผู้วิจัยขอยกตัวอย่างเฉพาะฟิล์มโครเมียม ที่เคลือบบนเหล็กกล้า ดังแสดงในรูปที่ 2.10 ซึ่ง Fe 2p จะปรากฏที่พลังงาน 706 อิเล็กตรอนโวลต์ และ 720 อิเล็กตรอนโวลต์ ส่วน Cr 2p จะปรากฏที่พลังงาน 578 อิเล็กตรอนโวลต์ และ 582 อิเล็กตรอนโวลต์ ตามลำดับ



รูปที่ 2.10 (ก) สเปคตรัมของ Fe 2p และ (ข) สเปคตรัมของ Cr 2p ซึ่งเป็นฟิล์ม โครเมียม ที่เคลือบบนเหล็กกล้าถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XAS

Gunther, S., Kaulich, B., Gregoratti, L., Kiskinova, M. (2002) ใช้เทคนิค LEEM และ X-PEEM ในการศึกษาคุณลักษณะพื้นผิวของฟิล์มทอง (Au 4f) ที่เคลือบอยู่บนซิลิกอน (Si) ใน ระนาบ (100) ซึ่งทางผู้วิจัยนี้ได้เปรียบเทียบภาพที่ได้จาก LEEM และ PEEM ภาพที่ได้จาก LEEM ไม่ใช่ภาพจริง ส่วนภาพที่ได้จาก PEEM เป็นภาพจริงที่เกิดขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2.11 จากรูปพบว่า เทคนิค PEEM สามารถบอกลักษณะการเติบ โตของฟิล์มทองบนซิลิกอนได้ ซึ่งสังเกดจากความ แตกต่างระหว่างบริเวณที่สว่างกับมืด โดยบริเวณที่สว่างนั่นแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของธาตุ ทอง ส่วนบริเวณที่มืดเป็นซิลิกอน ซึ่งภาพที่เห็นเป็นการบันทึกไว้แต่ละช่วงของการปลูกฟิล์ม ดังนั้นจึงเห็นถึงความแตกต่างของการเติบ โตของฟิล์มได้ชัดเจน ซึ่งช่วงสุดท้ายจะเห็นพื้นที่ส่วน ใหญ่สว่าง นั่นแสดงว่า ทองมีการเติบ โตทั่วผิวชิ้นงานซิลิกอน จากข้อมูลเหล่านี้ทำให้สามารถ วิเคราะห์ถึงลักษณะการเติบ โตของฟิล์มทองได้ และข้อมูลนี้ยังเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยทางด้าน โลหะวิทยาเป็นอย่างมาก รวมถึงงานวิจัยในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ด้วย



รูปที่ 2.11 การใช้เทคนิค LEEM และ PEEM ในการตรวจสอบการเติบโต ของฟิล์มทองบนซิลิกอน (100) ที่กำลังขยาย (12 ไมโครเมตร)<sup>2</sup>

จากข้อมูลทางวิชาการที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้เป็น จำนวนมาก ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจัยเหล่านี้จะช่วยทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์และทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและ กระจ่างในงานทางด้านวิศวกรรมพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกัดกร่อน การวิเคราะห์ ลักษณะพื้นผิว และองก์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับแสงซินโครตรอนที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานทางด้าน โลหะวิทยาในระดับอะตอม

## บทที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย

วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ขั้นตอนและวิธีดำเนินการทดลอง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการด้านทาน การกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์ ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่ก่าพีเอช 2 7 และ 10 ตามลำดับ มีรายละเอียดดังนี้

#### 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี

#### 3.1.1 วัสดุที่ใช้ในการวิจัย

เนื่องด้วยการวิจัยในกรั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนของ แม่พิมพ์ดังนั้นจึงได้เลือกวัสดุ คือ เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในการผลิต ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ โดยมีส่วนผสมทางเกมี ดังตารางที่ 3.1 และตัดชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ให้ได้ขนาดความหนา 2 มิลลิเมตร กว้าง 10 มิลลิเมตร และยาว 10 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 3.1 เหตุผลที่ เลือกใช้ชิ้นงานที่มีขนาดดังกล่าวเพื่อความสามารถติดตั้งชิ้นงานในระบบการทดสอบการกัดกร่อน ตลอดจนระบบของ X-PEEM ได้ และที่สำคัญภายหลังการเกลือบจะไม่มีการตัดชิ้นงานอีกเพราะจะ ทำให้ชั้นฟิล์มแตกหรือหลุดร่อนออกได้ นอกจากนี้มีการใช้รหัสสำหรับชิ้นงานแต่ละเงื่อนไขของ การเตรียมเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการเข้าใจในการอ่านวิทยานิพนธ์เล่มนี้ จำนวนชิ้นงานทั้งหมดที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นจำนวน 54 ชิ้น โดยจำแนกเงื่อนไขและจำนวนชิ้นงานในการทดสอบ ดังตารางที่ 3.2

ໂລນບ	ส่วนผสมทางเคมี (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)						
เตทะ	%С	%Cr	%V	%Mo	%Si	%Mn	%Fe
H13	0.42	5.4	0.81	1.12	0.48	0.35	Bal.

4.1		a	<b>ର</b>	ש ע	4	
ตารางท 3 1	สาแผสแทา	งเคบของเห	เลกกร	าาเครอ	เงขอ	H13
110 111 3.1	61 9 161 91 11 1	101100 00 101	1 611 71 76	1 1011 0 0	1010	1115

โลหะ ชั้นเกลือบ		ความหยาบผิวเฉลี่ย	a d	จำนวนชิ้นงาน			
		(นาโนเมตร)	รหสชนงาน	พีเอช 2	พีเอช 7	พีเอช 10	
H13	-	204	H1	3	3	3	
H13	CrN	204	C1	3	3	3	
H13	-	53	H2	3	3	3	
H13	CrN		C2	3	3	3	
H13	-	15	Н3	3	3	3	
H13	CrN	15	C3	3	3	3	

ตารางที่ 3.2 แสดงรหัสและจำนวนชิ้นงานในการวิจัย



รูปที่ 3.1 ชิ้นงานเหล็กกกล้าเครื่องมือ H13

โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ในสภาพที่ผ่านการขึ้นรูปมี โครงสร้างจุลภาคที่ประกอบด้วยโครงสร้างเฟอร์ไรท์ และสารประกอบคาร์ไบด์ ภายหลังจากนำ ชิ้นงานไปอบชุบทางความร้อนที่อุณหภูมิ 1025 องศาเซลเซียส (ออสเตไนต์ไทซิ่ง) เป็นเวลา 30 นาที แล้วจุ่มแช่ลงในน้ำมันจนชิ้นงานเย็นตัว พบว่าโครงสร้างจุลภาคประกอบด้วย มาเทนไซท์ และ สารประกอบคาร์ไบด์ขนาดเล็กกระจายอยู่บางส่วนในเนื้อเมตริกซ์ จากลักษณะ โครงสร้างจุลภาค ดังกล่าวส่งผลให้ชิ้นงานมีสมบัติเชิงกลในด้านความแข็งสูงขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการก่อนที่จะนำไป เข้าสู่กระบวนการเคลือบ สำหรับการวิจัยครั้งนี้ได้จำลองกระบวนการอบชุบทางความร้อนตาม มาตรฐานในอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลการทดลองใกล้เคียงกับการใช้งานจริงในอุตสาหกรรม ซึ่ง ผลทางด้านโครงสร้างจุลภาคที่ได้มีความสอดกล้องกับก่าความแข็ง ดังตารางที่ 3.3 (ในหัวข้อ 3.2.1) สำหรับโครงสร้างจุลภาคภายหลังการขึ้นรูปสภาพปกติแสดงดังรูปที่ 3.2 และภายหลังกระบวนการ อบชุบทางความร้อน ดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.2 โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 หลังการขึ้นรูป ในสภาพปกติ (ก่อนอบชุบทางความร้อน)



รูปที่ 3.3 โครางสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 หลังผ่านการ อบชุบทางความร้อนที่อุณหภูมิ 1025 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที

#### 3.1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะการทดลองซึ่ง ได้อธิบายลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์อย่างละเอียดดังนี้

ก) อุปกรณ์สำหรับการเตรียมชิ้นงานก่อนการเคลือบ

 สำหรับการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้เครื่องตัดโลหะประเภท EDW WIRECUT รุ่น CHARMILLS TECHNOLOGIES ROBOFIL 190 พร้อมด้วยลวดตัดทำด้วยโลหะทองเหลืองขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร ใช้สำหรับตัดชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ให้ได้ขนาดตามที่ ต้องการแสดงดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 เกรื่องตัดชิ้นงานโลหะประเภท EDW WIRECUT

 เครื่องขัดขึ้นงานหยาบแบบจานหมุนยี่ห้อ BUHLER รุ่น ECOMET5 ใช้ สำหรับขัดขึ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ให้มีความหยาบผิวต่างกัน โดยใช้กระดาษทรายเป็นตัว ขัดผิวซึ่งเครื่องขัดยังมีระบบการไหลเวียนของน้ำเพื่อกำจัดเสษโลหะที่หลุดออกในระหว่างการขัด จึงทำให้ชิ้นงานตัวอย่างมีความสะอาด แสดงลักษณะของเครื่องขัด ดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 เกรื่องขัดชิ้นงานหยาบแบบจานหมุน

 เครื่องขัดชิ้นงานละเอียดแบบจานหมุนยี่ห้อ BUHLER รุ่น ECOMET5 ใช้ สำหรับขัดชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ให้พื้นผิวของชิ้นงานมีความเรียบสม่ำเสมอมากขึ้น โดย ใช้ควบคู่กับผงอะลูมิน่าขนาด 0.25 ไม โครเมตร เป็นตัวขัดความหยาบผิวและมีระบบการไหลเวียน ของน้ำเพื่อกำจัดเศษ โลหะและช่วยหล่อลื่นระหว่างกระบวนการขัด แสดงดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 เกรื่องขัดชิ้นงานละเอียดแบบจานหมุน

เตาอบชิ้นงานแบบดังเดิม รุ่น CARBOLITE TYPE CWF 12/13 ใช้ในการ
อบชุบชิ้นงานทางความร้อนเพื่อเพิ่มสมบัติทางกลให้กับชิ้นงานก่อนเข้าสู่กระบวนการเคลือบผิว
ด้วยฟิล์มบาง โครเมียม ในไตรด์ ซึ่งเตาอบแบบเดิมสามารถให้อุณหภูมิสูงสุดเท่ากับ 1400
องสาเซลเซียส ภายในเตาบรรจุด้วยอิฐทนไฟที่ทำจากอะลูมิน่าออกไซด์ซึ่งสามารถด้านทาน
อุณหภูมิได้สูงและป้องกันไม่ความร้อนถ่ายเทออกไปสู่บรรยากาศภายนอกเหมาะต่อการนำไปใช้
ในการวิจัย แสดงดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 เตาอบชิ้นงานแบบคังเคิม

 เครื่องวัดความหยาบผิวแบบใช้แสงรุ่น WYKO NT1100 ยี่ห้อ VEEGO INSTRUMENT INC. ใช้ในการวัดความหยาบผิวของขึ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ก่อนและหลัง การเคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียม ในไตรด์ ซึ่งเป็นเครื่องที่ทันสมัยสามารถคำนวณค่าความหนา ของฟิล์มบาง ในระดับไม โครเมตร ถึงระดับนาโนเมตร ผลที่ได้จะแสดงก่าความหยาบผิวเฉลี่ย (Ra) ของชิ้นงานและภาพลักษณะ 2 มิติและ 3 มิติ เหมาะต่อการนำมาใช้ในวิเคราะห์ความหยาบผิวของ การวิจัยครั้งนี้ ลักษณะของเครื่องแสดงดังรูปที่ 3.8



### รูปที่ 3.8 เครื่องวัดกวามหยาบพื้นผิวแบบใช้แสง

- เครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิครุ่น CREST 6659 เป็นเครื่อง ที่สามารถปรับค่าความถิ่ได้หลายช่วง ซึ่งกระบวนการทำความสะอาดจะต้องมีของเหลวเป็น ดัวกลางในการทำความสะอาด เช่น น้ำ สารละลายเอทานอล อะซิโตน ฯลฯ สำหรับการวิจัยครั้งนี้ สารละลายตัวกลางที่ใช้ร่วมกับเครื่องอุลตร้าโซนิค คือ สารละลายเอทานอลและสารละลาย อะซิโตน นอกจากนี้ตัวเครื่องมีการติดตั้งตัวให้ความร้อนเพื่อกำจัดสารมลทินที่เกาะอยู่บนชิ้นงาน ด้วย โดยอุณหภูมิที่ใช้คือ 30 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงเหมาะสมต่อการนำมาใช้ทำความสะอาด ชิ้นงานในงานวิจัยที่ต้องการความสะอาดมาก ดังรูปที่ 3.9



#### รูปที่ 3.9 เครื่องอุลตร้าโซนิกรุ่น CREST 6659

 - ตู้ดูดความชื้นแบบใช้สารเคมี (desiccators cabinet) รุ่น D36 ยี่ห้อ NORTHMAN เป็นรุ่นมาตรฐาน ซึ่งตู้นี้มีขนาดความจุ 36 ลิตร สามารถใช้เก็บชิ้นงานโลหะเพื่อ ป้องกันการสัมผัสกับอากาศโดยตรงหรือสารปนเปื้อนที่อยู่ในอากาศ ทำให้ชิ้นงานโลหะมีความ สะอาดมากขึ้น โดยมีการนำเอาเม็ดซิลิกาเจล ใส่ไว้ในถาดด้านล้าง (cabinet) เอาไว้ดูดความชื้นใน สภาพอุณหภูมิปกติและในตู้นี้มีการตั้งค่าความดันเท่ากับ 10<sup>-3</sup> มิลลิบาร์ โดยใช้ไฮโกรมิเตอร์ (hygrometer) เป็นตัววัด ดังรูปที่ 3.10



# รูปที่ 3.10 ตู้ดูดความชื้นแบบใช้สารเคมี

- กระคาษทรายเบอร์ 180, 200, 320, 400, 600, 800, 1000 และ 1200



รูปที่ 3.11 กระดาษทรายที่ใช้ในการวิจัย

#### อุปกรณ์สำหรับการเคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพ

เครื่องเคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพ เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพในการ
เคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพและการเคลือบผิวด้วยวิธีไอระเหยทางเคมี นอกจากนี้ข้อดีของ
เครื่องคือ ระบบการทำงานของเครื่องยังทำงานในระบบสุญญากาศซึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
โดยในการเคลือบแต่ละครั้งจะสามารถเคลือบชิ้นงานได้ทั้งหมด 9 ชิ้น (เฉพาะการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น)
สำหรับเครื่องนี้ตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี ดังรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12 เครื่องเคลือบผิวด้วยวิธีใอทางกายภาพ

ค) อุปกรณ์สำหรับการทดสอบการกัดกร่อน

 เครื่องโพเทนซิโอสแตท (potentiostat analyzer) รุ่น PGSTAT 302H ของ บริษัท ECO CHEMIE B.V. KANALWEG 29-G 3526 KM UTRECHT THE NETHERLANDS เป็นเครื่องที่ใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ (general purpose electrochemical system, GPES) ตั้งอยู่ใน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จ. ปทุมธานี ดังรูปที่ 3.13



รูปที่ 3.13 เครื่องโพเทนซิโอสแตท รุ่น PGSTAT 302H

 อิเล็กโทรดอ้างอิง (reference electrode) คือ ซิลเวอร์ต่อซิลเวอร์คลอไรด์ (Ag/AgCl, 3M KCl) และอิเล็กโทรดกระแส (counter electrode) คือ แท่งแกรไฟต์ เหตุผลที่เลือก แท่งแกรไฟต์เป็นตัววัดกระแสเพราะว่าแกรไฟต์มีประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าได้ดีพอ ๆ กับ แพลทินัม และนอกจากนี้แกรไฟต์มีราคาที่ถูกกว่าจึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการวิจัย ดังรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14 ชุดเครื่องมืออิเล็กโทรดอ้างอิงและอิเล็กโทรดกระแส

- เกรื่องวัดพีเอช (pH) รุ่น PC 300 Series บริษัท OAKTON ดังรูปที่ 3.15



รูปที่ 3.15 ชุดเครื่องมือวัดก่าพีเอช

 กระบอกตวง บิกเกอร์ แท่งแก้วกวนสาร ขวคลูกชมพู่ เทอร์ โมมิเตอร์ และ หลอดหยดใช้สำหรับเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก สารละลาย ไฮโดรคลอริก และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ดังรูปที่ 3.16



#### รูปที่ 3.16 ชุดอุปกรณ์ในการเตรียมและเก็บสารละลายเคมี

ง) อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค ส่วนผสมทางเคมี และ
วิเคราะห์คุณลักษณะพื้นผิวของชิ้นงาน

 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งกวาด (SEM) รุ่น JSM-6380 ยี่ห้อ JEOL ใช้ในการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่ผ่านการทดสอบการ กัดกร่อนเพื่อดูลักษณะร่องรอยของการกัดกร่อนโดยใช้กำลังขยายเท่ากับ 2,000 เท่า และมีการใช้ EDS ร่วมในการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี เครื่องนี้ตั้งอยู่ที่ห้องปฏิบัติการทางโครงสร้างของ สถาบันวิจัยเหล็กและเหล็กกล้า กรุงเทพ ฯลฯ ดังรูปที่ 3.17



รูปที่ 3.17 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงรุ่น ZEISS AX10 พร้อมด้วยโปรแกรม
วิเคราะห์ภาพ (image analysis) ใช้ในการตรวจโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13
ดังรูปที่ 3.18



รูปที่ 3.18 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

 เอกซ์เรย์โฟโตอิมิชชันอิเล็กตรอนสเปคโตรสโครปี (X-PEEM) และ เครื่องเอกซ์เรย์โฟโตอิมิชชันสเปคโตรสโครปี (XPS) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นสูง โดย เครื่องเหล่านี้ได้เชื่อมต่อเข้าวงแหวนกักเก็บพลังแล้วนำแสงซินโครตรอนที่ออกมาจากวงแหวน กักเก็บมาใช้ประโยชน์ในการวิจัยที่สถานีทคลองซึ่งแสงซินโครตรอนเป็นพลังงานที่สะอาค มีค่า ความเข้มแสงสูง และสามารถคัดเลือกพลังงานได้ โดยเครื่อง X-PEEM (รูปที่ 3.19 (ก)) และ XPS (รูปที่ 3.19 (ข)) ตั้งอยู่ในสถานีทคลอง BL3.2A และ BL3.2B ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ. นครราชสีมา ดังรูปที่ 3.19



รูปที่ 3.19 เครื่อง X-PEEM และ XPS

#### 3.1.3 สารเคมีที่ใช้ในการวิจัย

- สารละลายที่ใช้ในการวิจัย คือ สารละลายโซเดียมคลอไรค์ 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ซึ่งมีค่าพีเอชเท่ากับ 2 7 และ 10 ตามลำคับ ซึ่งสารละลายโซเดียมคลอไรค์ที่เตรียมเสร็จ ใหม่ ๆ ถูกเก็บไว้ในแกลอนอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการระเหยของสารละลาย

สารละลายที่ใช้ในการปรับค่าพีเอชของสารละลายโซเดียมคลอไรด์
3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักให้มีสภาวะความเป็นกรด คือ สารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น
1 โมลาร์

สารละลายที่ใช้ในการปรับค่าพีเอชของสารละลายโซเดียมคลอไรด์
3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ให้มีสภาวะความเป็นกลางและด่าง คือ สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ความเข้มข้น 1.25 โมลาร์

 สำหรับเอทานอล อะซิโตน น้ำกลั่น สารเคมีเหล่านี้ใช้เพื่อเตรียมสารละลาย และกำจัดสิ่งสกปรกจำพวกคราบไขมันให้หลุดออกจากชิ้นงานซึ่งมักจะใช้ควบคู่กับเครื่อง อุลตร้าโซนิค

- ซิลิกาเจลเป็นเม็คดูคความชื้นให้กับชิ้นงานซึ่งมักจะใส่เข้าไปในตู้เก็บ ชิ้นงานสุญญากาศด้วยเพื่อให้มีความชื้นในตู้น้อยที่สุด

- ส่วนเป้าสารเคลือบโครเมียมมีความบริสุทธิ์เท่ากับ 99.95 เปอร์เซ็นต์ เอาไว้ ใช้เป็นเป้าสารเคลือบสำหรับสร้างสารประกอบโครเมียมในไตรค์ สำหรับเป้าสารเคลือบมีขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 2 นิ้ว ความหนาเท่ากับ 0.125 นิ้ว ของบริษัท KURT J. LESKER

- แก๊สอาร์กอนและแก๊สในไตรเจนใช้ร่วมกับกระบวนการเกลือบผิวด้วยวิธี ไอทางกายภาพ เพื่อสร้างสารประกอบ โครเมียมในไตรด์บนชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ซึ่ง แก๊สอาร์กอนจะเป็นตัวไปกระตุ้นตรงผิวหน้าสารและเป็นตัวกำจัดสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนชิ้นงาน อีกครั้งก่อนทำการเกลือบ ส่วนแก๊สไนโตรเจนเป็นตัวสร้างสารประกอบไนไตรด์

#### 3.2 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย

สำหรับขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัยครั้งนี้มีหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเตรียมชิ้นงาน สำหรับการเคลือบโครเมียมในไตรด์ด้วยวิธีไอทางกายภาพ แล้วนำไปทำการทดสอบการกัดกร่อน หลังจากนั้นนำไปวิเคราะห์พื้นผิวของการกัดกร่อนด้วยการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราคร่วมกับเทคนิค EDS และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีที่ เกิดขึ้นบนชั้นฟิล์มด้วยเทคนิค X-PEEM เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิธีดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ทำการสร้างแผนภาพการทำวิจัยทั้งหมด ดังรูปที่ 3.20 ซึ่งมีการอธิบายอย่างละเอียดในขั้นตอน ต่าง ๆ ของการวิจัยดังต่อไปนี้



รูปที่ 3.20 แผนภาพวิธีการคำเนินการวิจัย

#### 3.2.1 การเตรียมชิ้นงานก่อนการเคลือบ

การเตรียมชิ้นงานก่อนการเคลือบกระทำโดยนำเหล็กกล้าเครื่องมือสำหรับงาน ขึ้นรูปร้อนมาทำการดัดให้ได้ขนาดความหนา 2.5 มิลลิเมตร ความกว้างเท่ากับ 10 มิลลิเมตร และ ความยาวเท่ากับ 10 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3.21 หลังจากนั้นนำชิ้นงานที่ได้ขนาดตามที่กำหนด ไปทำการเจียรเอาครีบออกที่เกิดจากการตัดโดยใช้หินเจียร ต่อมานำชิ้นงานไปทำความสะอาดด้วย สารทำความสะอาดเพื่อกำจัดกราบน้ำมันที่ติดมาจากกระบวนการตัดชิ้นงานเบื้องต้น แล้วทำการเป๋า ชิ้นงานให้แห้ง นำชิ้นงานทั้งหมดไปผูกด้วยลวด โดยจัดตำแหน่งของชิ้นงานให้มีระยะห่างกัน 5 เซนติเมตร เพื่อให้การกระจายตัวของกวามร้อนทั่วถึงทุกชิ้นงานและในการอบชุบด้วยความร้อน แต่ละครั้งจะใช้ชิ้นงานทั้งหมดครั้งละ 12 ถึง 15 ชิ้นในการนำเข้าเตาอบ สำหรับกระบวนการอบชุบ ด้วยความร้อนในการวิจัยครั้งนี้ ใช้อุณหภูมิเท่ากับ 1025 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ซึ่งจะต้อง ควบคุมบรรยากาศภายในเตาให้เป็นสุญญากาศด้วย เพื่อลดการเกิดออกซิเดชันตรงบริเวณพื้นผิว ของชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานมีการสูญเสียการ์บอนตรงบริเวณที่ผิวน้อยลง หลังจากนั้นนำชิ้นงานออก จากเตาอย่างรวดเร็วแล้วจุ่มชิ้นงานลงในอ่างน้ำมันจนชิ้นงานเย็นตัวอยู่ที่อุณหภูมิห้อง เพื่อให้ได้ โครงสร้างที่เป็นมาร์เทนไซต์ และสลายพวกสารประกอบการ์ไบด์บางส่วนที่มีอยู่ในชิ้นงาน แล้วนำ ชิ้นงานไปอบกลายความเครียด (tempering) ที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที แล้ว ปล่อยชิ้นงานให้เย็นตัวในเตา ดังแผนภูมิชั้นตอนการอบชุบทางกวามร้อน ดังรูปที่ 3.22



รูปที่ 3.21 แผนภาพขนาดของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13



รูปที่ 3.22 แผนภาพขั้นตอนการอบชุบด้วยความร้อนของ เหล็กกล้าเครื่องมือ H13

ก่อนและหลังการอบชุบทางความร้อนนำชิ้นงานตัวอย่างไปทำความสะอาคแล้ว ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 600 เป็นอย่างน้อย เพื่อนำชิ้นงานไปวัดก่าความแข็ง สำหรับงานวิจัยกรั้ง นี้ใช้เกรื่องวัดกวามแข็งแบบร็อกเวล (สเกลซี) ก่าความแข็งที่ได้แสดงดังตารางที่ 3.3

โลนะ	ความแข็ง (HRC)					
80715	1	2	3	ค่าเฉลี่ย		
H13 (As-received)	14.42	14.71	14.91	14.68		
H13 (Oil-quenched)	51.82	53.01	53.85	52.89		

ตารางที่ 3.3 ค่าความแข็งของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ก่อนและหลังการอบชุบทางความร้อน

นำชิ้นงานเหล็กกล้าเกรื่องมือ H13 ขัดผิวด้วยกระดาษทราย โดยใช้เครื่องขัด

หยาบและละเอียดแบบจานหมุน ซึ่งมีการปรับค่าความหยาบผิวของวัสดุพื้น 3 ค่า ดังนี้ - ความหยาบผิวสูง ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180 ซึ่งใช้สัญญาลักษณ์ คือ

หมายเลข 1

- ความหยาบผิวปานกลาง ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180 240 400 และ 600 ซึ่งใช้สัญญาลักษณ์ คือ หมายเลข 2

ความหยาบผิวต่ำ ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180 240 400 600 800 1000

1200 และขัดละเอียดด้วยผงอะลูมิน่าขนาด 0.25 ใมโครเมตร ซึ่งใช้สัญญาลักษณ์ คือ หมายเลข 3 หลังจากนั้นนำชิ้นงานทั้งหมดไปทำความสะอาดด้วยสารละลายอะซิโตนโดยใช้ เครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิคเป็นเวลา 15 นาที แล้วใช้สารละลายเอทานอลทำความ

สะอาดอีกครั้งเป็นเวลา 15 นาที ตามลำดับ เพื่อเป็นการขจัดไขมันที่ติดอยู่บนชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานมี กวามสะอาดมากขึ้นแล้วเป่าแห้งด้วยแก๊ส ในไตรเจน ภายหลังทำความสะอาดแล้วให้นำชิ้นงานไป วัดก่าความหยาบผิวก่อนและหลังการเคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียม ในไตรด์ โดยใช้เครื่อง profile-meter แบบใช้แสง ได้ก่าความหยาบผิวดังตารางที่ 3.4 นอกจากนี้แสดงลักษณะความหยาบ ผิวของชิ้นงานก่อนและหลังการเคลือบแบบภาพสามมิติ ดังรูปที่ 3.23 จากนั้นนำชิ้นงานไปเก็บไว้ ในตู้ดูดความชื้นแบบใช้สารเคมีเพื่อให้ชิ้นงานสัมผัสกับอากาศและสารปนเปื้อนน้อยที่สุด

ตารางที่ 3.4 ค่าความหยาบผิวของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ก่อนและหลังการเคลือบ ฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์

ชิ้นงาน						
ความหยาบผิวเฉลี่ย	ก่อา	นเคลือบ C	CrN	หล่	าังเคลือบ (	CrN
(นาโนเมตร)	H1	H2	H3	C1	C2	C3
Ra	204.5	53.4	16.6	143.9	30.8	8.5



รูปที่ 3.23 ความหยาบผิวของชิ้นงานก่อนและหลังการเคลือบด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์

#### **3.2.2** กระบวนการเคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพ

กระบวนการเคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพเป็นกระบวนการเคลือบฟิล์มบาง โครเมียมในใตรด์บนเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 (สำหรับการวิจัยในครั้งนี้) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มี ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะต้องสร้างฟิล์มที่มีสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนและ สมบัติเชิงกลที่ดี โดยในการเคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพครั้งนี้จะต้องควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ดังตารางที่ 3.5 การวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดความหนาของฟิล์มโครเมียมในไตรค์ประมาณ 0.9 ถึง 1.0 ใมโครเมตร ซึ่งเป็นฟิล์มที่ก่อนข้างบาง

ตัวแปร	ค่ากำหนด
อัตราการไหลมวลแก๊สอาร์กอน (ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที)	9
อัตราการไหลมวลแก๊สไนโตรเจน (ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที)	6
ความดันของแก๊สอาร์กอน (มิลลิบาร์)	$3.3 \times 10^{-3}$
ความดันของแก๊สในโตรเจน (มิลลิบาร์)	$5.7 \times 10^{-4}$
ความคันขณะเกลือบ (มิลลิบาร์)	$5.0 \ge 10^{-5}$
ความดันใช้งาน (มิลลิบาร์)	$3.5 \times 10^{-3}$
กระแสไฟฟ้า (มิลลิแอมป์)	800
ความต่างศักย์ไฟฟ้า (โวลต์)	456
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	364.8
เวลาของการเคลือบ (นาที)	45
ระยะห่างระหว่างขั้วแคโทคกับวัสดุพื้น (เซนติเมตร)	15

ตารางที่ 3.5 เงื่อนไขการสร้างฟิล์มบางโครเมียมไนไตรค์ที่เกลือบผิวค้วยวิธีไอทางกายภาพ

# 3.2.3 การทดสอบการกัดกร่อน

ภายหลังเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ ด้วยวิธีไอทางกายภาพ นำชิ้นงานทั้งหมดไปทดสอบการกัดกร่อนด้วยเทคนิกเคมีไฟฟ้าด้วยเครื่อง โพเทนซิโอสเตท ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอชเท่ากับ 2 7 และ 10 ตามลำดับ อุณหภูมิในการทดลองคือที่อุณหภูมิห้องประมาณ 26 ถึง 27 องศาเซลเซียส ซึ่งการ ทดสอบการกัดกร่อนในการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM G44-99 (2005) เนื่องจากใน สภาวะการทดลองมีผลต่อเส้นโค้งโพลาไรเซชัน จึงต้องมีการควบคุมสภาวะการทดลองให้คงที่ ซึ่ง ด้วแปรที่มีผลต่อการทดลองมีดังนี้ ปริมาณแก๊สออกซิเจนในสารละลาย อัตราการสแกน อุณหภูมิที่ ในการทดลองและความเข้มข้นของสารละลาย สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ได้ทำการออกแบบลักษณะ การทดลอง ดังรูปที่ 3.24 สำหรับการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก เริ่มต้นนำผลึกโซเดียมคลอไรด์ 3.5 กรัม ผสมกับน้ำกลั่น 96.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วพ่น แก๊สออกซิเจนลงในสารละลายเป็นเวลา 45 นาที เพื่อให้สารละลายโซเดียมคลอไรด์อิมตัวด้วย แก๊สออกซิเจน ต่อมานำชิ้นงานไปติดตั้งที่ตำแหน่งวางชิ้นงานในเซลล์ชุดทดสอบการกัดกร่อน เมื่อ ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนำสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักปริมาตร 250 มิลลิลิตร เทใส่ภาชนะของชุดการทดสอบพร้อมทั้งติดตั้งขั้วไฟฟ้าดังรูปที่ 3.24 โดยขั้วที่ใช้ประกอบไปด้วย ซิลเวอร์ต่อซิลเวอร์กลอไรด์ (Ag/AgCI) เป็นขั้วอ้างอิง ส่วนแท่งแกรไฟต์เป็นขั้ววัดศักย์ไฟฟ้า สำหรับค่าศักย์ไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบอยู่ในช่วง -900 ถึง 300 มิลลิโวลต์ อัตราการสแกนเท่ากับ 1.0 มิลลิโวลต์ต่อวินาที ซึ่งก่อนที่จะเริ่มการสแกนจะต้องทำการวัดค่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิด (open circuit potential, OPC) ก่อนทุกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าวัสดุชิ้นนั้นเป็นชิ้นงานที่ต้องการทดสอบ หรือไม่ นอกเหนือจากตัวแปรหลัก ๆ แล้วสิ่งที่มีความสำคัญอีกอย่างคือ สารละลายที่ใช้ในการปรับ ก่าพีเอชของการวิจัยครั้งนี้ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวปรับก่าพีเอชกวามเป็นด่างและ กลาง ส่วนสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเป็นตัวปรับพีเอชกวามเป็นกรด และการทดสอบแต่ละครั้ง ต้องวัดค่าพีเอชของสารละลายก่อนและหลังการทดสอบทุกครั้งเพื่อกวบสภาวะของสารละลายให้ คงที่ตลอดช่วงการทดสอบ



รูปที่ 3.24 ชุดเซลล์ทดสอบการกัดกร่อน (corrosion cell)

#### **3.2.4** การวิเคราะห์คุณลักษณะผิวและการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค

การวิเคราะห์คุณลักษณะผิวของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ภายหลังการเคลือบ ด้วยวิธี ไอทางกายภาพ ถูกนำมาศึกษาด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ โดยใช้เครื่อง XRD รุ่น RIGUKA RINT 2000 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างก่าความเข้มของพลังงาน (intensity) และ มุมการเลี้ยวเบน (20) ของธาตุหรือสารประกอบจะมีมุมการเลี้ยวเบนที่แตกต่างกัน การวิจัยครั้งนี้ใช้ แหล่งกำเนิดพลังงานจาก Cu KQ ในการวิเคราะห์ธาตุ หลังจากนั้นนำชิ้นงานไปวัดก่าความหนา ขนาดเกรนเฉลี่ย และลักษณะการจัดเรียงตัวของชั้นฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ในแบบสองและ สามมิติ การวัดก่าเหล่านี้ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม (AFM) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับความ นิยมอย่างมากในปัจจุบัน

ภายหลังการทดสอบการกัดกร่อนนำชิ้นงานมาวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของ ฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อศึกษา โครงสร้างจุลภาค ร่องรอยที่ถูกกัดกร่อนและภาพตัดขวางของชิ้นงาน (ประกอบด้วยชั้นฟิล์ม ชั้นรอยต่อ และวัสดุพื้น)โดยใช้กำลังขยายที่ 1,000 เท่า และ 20,000 เท่า ตามลำดับ เพื่อให้มองเห็น ภาพได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการทดสอบ EDS เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของส่วนผสมทางเคมี ของสารประกอบที่เกิดขึ้นบริเวณภาคตัดขวางของชิ้นงาน

ต่อมาใช้เทคนิก X-PEEM ตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของชิ้นงานที่ผ่านการ ทคสอบการกัดกร่อน โดยการวิจัยครั้งนี้เลือกเฉพาะชิ้นงานที่มีการกัดกร่อนมากที่สุดกับชิ้นงานที่มี การกัดกร่อนน้อยที่สุดของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เกลือบผิวด้วยฟิล์มบางโกรเมียม-ในใตรค์ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นภายหลังการทดสอบการกัดกร่อน ซึ่งธาตุที่มี กวามสำคัญสำหรับการศึกษาครั้งนี้กือ ธาตุโครเมียม (Cr) ในโตรเจน (N) ออกซิเจน (O) และเหล็ก (Fe) สำหรับแหล่งพลังงานที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พลังงานแสงซินโครตรอนเป็นพลังงานที่มี ความสะอาดและมีก่าความเข้มของแสงสูง โดยมีจำนวนการสแกน 5 ครั้งต่อชิ้นงาน และมี step size ของการสแกนเท่ากับ 0.5 ผลที่ใด้จากการทดลองแสดงออกมาเป็นภาพ (ได้จากเทคนิก PEEM) ภาพ เหล่านี้แสดงความแตกต่างของบริเวณที่มีองก์ประกอบทางเกมีต่างกัน และเส้นสเปกตรัมของธาตุ ต่าง ๆ (ได้จากเทคนิก XAS) นำข้อมูลทั้งสองเทคนิคมาวิเกราะห์ผลการทดลองร่วมกัน

#### บทที่ 4

#### ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

#### 4.1 คุณลักษณะของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์ก่อนทดสอบการกัดกร่อน

#### 4.1.1 การวิเคราะห์ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์

จากรูปที่ 4.1 เป็นผลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ ที่เคลือบผิวด้วยวิธีไอทางกายภาพ สำหรับการปลูกฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ของการวิจัยครั้งนี้ มีการควบคุมอัตราการไหลมวลแก๊สอาร์กอน (Ar gas) ให้คงที่เท่ากับ 9 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้ว ปรับอัตราการไหลมวลแก๊สไนโตรเจน (N, gas) ซึ่งประกอบด้วย 3 เงื่อนไขดังนี้

> เงื่อนไขที่ 1 อัตราการไหลมวลแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สไนไตรโจน เท่ากับ 9 : 9 เงื่อนไขที่ 2 อัตราการไหลมวลแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สไนไตรโจน เท่ากับ 9 : 7.5 เงื่อนไขที่ 3 อัตราการไหลมวลแก๊สอาร์กอนต่อแก๊สไนไตรโจน เท่ากับ 9 : 6

จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ พบว่าเงื่อนไขที่ 3 แสดงให้ เห็นถึงตำแหน่งของการเกิดสารประกอบโครเมียมในไตรด์ (CrN) อย่างชัคเจน โดยฟิล์มบาง โกรเมียมในไตรค์ปรากฏที่มุม 37.38 องสา ซึ่งอะตอมมีการจัดเรียงตัวในระนาบ (111) ณ ตำแหน่ง นี้ยังให้ก่าความเข้มของพลังงานสูงที่สุด ดังนั้นในงานวิจัยนี้ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ที่ได้จะเป็น (111) เฟสเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังพบฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ปรากฏที่ตำแหน่งอื่น ๆ เช่น ที่มุม 63.20 องสา มีการจัดเรียงของอะตอมในระนาบ (220) และที่มุม 75. 30 องสา มีการจัดเรียง ของอะตอมในระนาบ (311) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาระนาบ (111) ของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรค์ พบว่าฟิล์มบางโครเมียมไนไตรค์มีโครงสร้างผลึกแบบ face center cubic (Barata, A., Cunha, L., Moura, C., 2001) ซึ่งมีก่าความยาวคลื่น (λ) เท่ากับ 1.5418 อังสตรอม จากสมการของแบรกส์ (Bragg's equation) สามารถกำนวณระยะห่างระหว่างระนาบผลึกได้เท่ากับ 2.4 อังสตรอม แล้วนำ ก่าที่ได้กำนวณหาค่าคงที่แลททีส (a) ได้เท่ากับ 4.1 อังสตรอม (วิธีการคำนวณแสดงไว้ในภาคผนวก ก.) จากผลการวิเคราะห์เบื้องต้นผลที่ได้สอดกล้องกับงานวิจัยของ (Herr, W., Matthes, B., Broszeit, E., 1993; Ahn, S.H., et al., 2002; Mitterbauer, C., Hebert, C., Kothleitner, G., Hofer, F., Schattschneider, P., Zandbergen, H. W., 2004) ดังนั้นอัตราการไหลมวลแก๊สอาร์กอนต่ออัตราการ ใหลมวลแก๊ส ในโตรเจนมีผลต่อฟิล์มบางโครเมียม ในไตรค์ที่ได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น เช่น ความคัน อุณหภูมิของวัสดุพื้นและค่าศักย์ไฟฟ้า



#### รูปที่ 4.1 การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์

#### 4.1.2 การวิเคราะห์ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม

รูปที่ 4.2 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะของการสแกนกับความหนาของ ชั้นฟิล์มบางโครเมียม ในไตรด์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม (AFM) ในการทดลองจะ สแกนทั้งหมด 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะสแกนเป็นระยะเท่ากับ 10 ไมโครเมตร แล้วหาค่าเฉลี่ยของ ความหนา พบว่าเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียม ในไตรด์มีความหนา ประมาณ 914 นาโนเมตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นฟิล์มที่ก่อนข้างบางมากเมื่อเทียบกับค่าทางอตสาหกรรม

เพื่อให้เห็นลักษณะเกรนของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ที่ทับถมอยู่บนวัสดุพื้นใน ลักษณะที่เป็นภาพสองมิติและสามมิติ ที่กำลังขยาย 200 นาโนเมตร แสดงคังรูปที่ 4.3 (ก) และ (ข) ตามลำคับ พบว่าเกรนของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ส่วนใหญ่มีลักษณะกลมและละเอียค (fine grain) ซึ่งการที่เกรนมีลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเกรนมีการจัดเรียงตัวอย่างหนาแน่น (Ehrlich, A., Kühn, M., Richter, F., Hoyer, W., 1995) ทำให้ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์มีสมบัติ เชิงกลที่ดี และมีปริมาณของรูพรุนน้อย เมื่อพิจารณาแถบสีพลังบริเวณที่เห็นเป็นสีดำจะมีลักษณะ เป็นร่องลึกลงไปในเนื้อของฟิล์ม นั้นคือข้อบกพร่อง (defects) ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า รูพรุน (pinhole) (Ahn, S.H. et al., 2002) โดยปริมาณรูพรุนอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมการกัดกร่อน

นอกจากนี้ได้คำนวณขนาดเกรนเฉลี่ยของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ด้วย กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม ที่กำลังขยาย 200 นาโนเมตร ดังรูปที่ 4.4 เลือกบริเวณที่จะวัด ขนาดเกรนแล้วลากเส้นทั้งหมด 3 เส้น เป็นระยะ 1 ไมโครเมตร พร้อมกับใช้โปรแกรมในการ คำนวณหาค่าเฉลี่ย พบว่าขนาดเกรนเฉลี่ยของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์มีค่าเท่ากับ 14.6 นาโนเมตร อย่างไรก็ตามค่าความหนา และขนาดเกรนเฉลี่ยของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์จะถูก ควบคุมให้มีค่าคงที่ตลอดการทดลอง



รูปที่ 4.2 การหาค่าความหนาของชิ้นงานฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์



#### รูปที่ 4.3 ลักษณะเกรนของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย ฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์



รูปที่ 4.4 การหาขนาดเกรนของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์

# 4.1.3 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคตามแนวภาคตัดขวางของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์

จากรูปที่ 4.5 โครงสร้างจุลภาคตามแนวภาคตัดขวางของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ ที่กำลังขยาย 20,000 เท่า พบว่าฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์มีลักษณะเกรนละเอียด (fine grain) ซึ่งเกรนลักษณะแบบนี้เกิดจากหลายปัจจัย เช่น อัตราการเย็นตัว อุณหภูมิของกระบวนการเคลือบและกระบวนการเคลือบ นอกจากนี้ตรง บริเวณรอยต่อระหว่างชั้นฟิล์มกับวัสดุพื้นจะมีลักษณะของเกรนแบบกลม (equiaxed grain) ซึ่งมี งนาดเล็กมาก (สามารถพิจารณาควบคู่กับผลทางด้านกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม) นอกจากนี้ ลักษณะเกรนที่ละเอียดจะมีการจัดเรียงตัวอย่างหนาแน่น ทำให้ปริมาณของรูพรุนน้อยลง อย่างไร ก็ตามในเชิงปฏิบัติการจัดเรียงตัวของเกรนไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นบริเวณผิวหรือ ในตัวฟิล์มย่อมมีรูพรุนเกิดขึ้น ดังบริเวณ (1) และ (2)

โดยปริมาณของรูพรุนที่เกิดขึ้นบนฟิล์มจะส่งผลต่ออัตราการกัดกร่อนของ ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ เนื่องด้วยบริเวณที่มีรูพรุนจะเป็นจุดเริ่มด้นที่สารละลายจะเข้าทำ ปฏิกิริยาที่ผิวโลหะแล้วทำให้ชั้นฟิล์มถูกทำลายและเกิดการกัดกร่อนในที่สุด ความสมบูรณ์ของ ฟิล์มขึ้นอยู่กับกระบวนการสปัตเตอริงค์ เช่น เวลาการเคลือบ ความดัน อัตราการไหลมวลแก๊ส การเตรียมความหยาบผิวของวัสคุพื้น และความสะอาคของผิวของวัสคุพื้นก่อนการเคลือบ (Mattox, D.M., 1995) ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่าลักษณะการจัดเรียงตัวของเกรนก่อนข้างสม่ำเสมอทั้งผิวหน้า ของชิ้นงาน ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์น่าจะมีประสิทธิภาพใน การต้านทานการกัดกร่อน (Ahn, S.H. et al., 2002)



รูปที่ 4.5 โครงสร้างจุลภาคตามแนวภาคตัดขวางของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวค้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ ที่กำลังขยาย 20,000X

นอกจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นมีการทดสอบเพิ่มเติม ดังรูปที่ 4.6 แสดงรูป ตามแนวภาคตัดขวางของชิ้นงาน C1 C2 และ C3 โดยใช้เทคนิค EDS ในการวิเคราะห์ความ แปรปรวนของส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียมในไตรค์ พิจารณารูปที่ 4.6 (ก) เป็นตัวอย่างบริเวณและทิศทางที่ถูกสแกน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนคือ บริเวณชั้นเคลือบ (coating zone) บริเวณรอยต่อ (interface zone) และวัสดุพื้น (substrate zone) สำหรับรูปที่ 4.6 (ข) ถึง (ง) แสดงให้เห็นถึงค่าความเข้มพลังในแต่ละธาตุที่มีความสำคัญของ การวิจัยครั้งนี้ เช่น ธาตุโครเมียม (Cr) ในโตรเจน (N) ออกซิเจน (O) และเหล็ก (Fe) จากการ วิเคราะห์พบว่าธาตุ Cr ซึ่งเป็นธาตุหลักและเป็นธาตุองค์ประกอบของชั้นเคลือบมีปริมาณก่อนข้าง สูงและมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ จนไปถึงชั้นของวัสดุพื้น ในขณะที่ธาตุ N และ O มีปริมาณที่น้อย กว่าธาตุ Cr ประมาณ 10 เท่า สำหรับในบริเวณรอยต่อระหว่างชั้นเคลือบและวัสดุพื้น (หรือบางครั้ง
เรียกบริเวณนี้ว่า diffusion zone) พบว่าปริมาณของธาตุ Cr มีปริมาณลดลง ในทางกลับกันปริมาณ ของธาตุ Fe มีแนวโน้มก่อย ๆ เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาบริเวณวัสดุพื้นพบว่าก่ากวามเข้มของธาตุ Fe สูง มากเพราะวัสดุพื้นในการวิจัยกรั้งนี้เป็นเหล็กเครื่องมือ H13 อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ในการ ตรวจพบธาตุ O ในชั้นเกลือบและพื้นที่อื่น ๆ บนตัวอย่างขึ้นงาน เพราะธาตุ O มีความสามารถใน การทำปฏิกิริยาได้ดีกับหลาย ๆ ธาตุ เช่น Cr และ Fe (Martin, N., Rousselot, C., 1998) เมื่อพิจารณา ก่าความเข้มพลังงานของแต่ละธาตุของชิ้นงานทั้งหมด (C1 C2 และ C3) พบว่าความหยาบพื้นผิว ของวัสดุพื้นก่อนการเกลือบไม่ก่อยมีผลต่อก่าความเข้มของพลังงานของธาตุเหล่านั้น แต่ความ หยาบพื้นผิวมีอิทธิพลอย่างมากต่อการทับถมของอะตอมในบริเวณรอยต่อระหว่างชั้นเกลือบกับ วัสดุพื้น ซึ่งบริเวณนี้ชิ้นงาน C3 มีก่าความหยาบผิวต่ำมากกว่าชิ้นงาน C2 และ C1 ตามลำคับ นั้น หมายความว่าชิ้นงาน C3 มีพื้นผิวในการทำปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าชิ้นงาน C2 และ C1 (ใน ที่นี้จะพิจารณาถึงข้อบกพร่องบนพื้นผิวของชิ้นงาน) นอกจากนี้ยังพบอีกว่าโครงสร้างของ สารประกอบในไตรด์ที่เกลือบบนวัสดุเหล็กจะมีการจัดเรียงตัวของโครงสร้างไม่หนาแน่น ถ้าหาก วัสดุพื้นมีกวามหยาบผิวสูง ดังรายงานในงานวิจัยของ (Lee, S.C., Ho, W.Y., Lai, F.D., 1996) ด้วย เหตุนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าชิ้นงาน C3 มีการม





รูปที่ 4.6 ภาพตัดขวางของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ ตรวจสอบด้วยเทคนิก EDS

# 4.2 ผลการทดสอบการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และชิ้นงาน เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์

#### 4.2.1 พฤติกรรมการกัดกร่อนจากเส้นโค้งโพลาไรเซชัน

รูปที่ 4.7 ถึง 4.12 แสคงเส้น โค้ง โพลาไรเซชันของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 (H1 H2 และ H3) และชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ (C1 C2 และ C3) ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โคยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10 ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส พบว่าพฤติกรรมการกัดกร่อนของชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง มาก เนื่องด้วยค่าพีเอชของสารละลายและความหยาบผิวของวัสดุพื้นที่แตกต่างกัน สำหรับตัวอย่าง ชิ้นงานที่ไม่เคลือบผิว (ดังรูปที่ 4.7 4.8 และ 4.9) พบว่าค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนไม่ค่อย เปลี่ยนแปลง ซึ่งค่าที่ได้จากการทดลองอยู่ในช่วง -500 ± 50 มิลลิโวลต์ โดยยกเว้นชิ้นงาน H2 (รูปที่ 4.8) ที่พีเอช 10 ซึ่งมีค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนประมาณ -350 มิลลิโวลต์ ในทางตรงกันข้าม ้ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนมีความเป็นไปได้ว่าขึ้นอยู่กับค่าพีเอชของสารละลาย และความหยาบผิวของวัสดุพื้น โดยค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนของตัวอย่าง ชิ้นงาน H1 H2 และ H3 มีแนวโน้มสูงขึ้นหลังจากมีการสัมผัสกับสาระละลายกรด (ที่พีเอช 2) ซึ่งค่า เหล่านี้คือ 137 78 และ 43 แอมป์ต่อตารางเซนติเมตร ตามลำคับ และยังพบอีกว่าก่ากวามหนาแน่น กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนจะมีค่าลดลง เมื่อนำชิ้นงานไปทดสอบการกัดกร่อนในสภาวะสารละลาย ที่เป็นกลางและค่าง (พีเอช 7 และ 10) ซึ่งค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัคกร่อนที่พีเอช 7 และ 10 มีค่าน้อยกว่าของตัวอย่างชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบที่พีเอช 2 ประมาณ 10 เท่า แสดงว่าตัวอย่าง ชิ้นงานที่ไม่เคลือบ (เหล็กกล้าเครื่องมือ H13) ที่ทดสอบในสารละลายกรด (พีเอช 2) มีความ ้ต้านทานการกัดกร่อนน้อยกว่าตัวอย่างชิ้นงานที่ไม่เคลือบในสารละลายที่เป็นกลางและค่าง สำหรับ ้ชิ้นงานที่ถูกเคลือบด้วยฟิล์มบางโครเมียมในใตรด์ (รูปที่ 4.10 ถึง 4.12) พบว่าพฤติกรรมการ ้กัดกร่อนขึ้นอยู่กับก่าพีเอชของสารละลายและกวามหยาบผิวของวัสดุพื้นด้วย ซึ่งเหมือนกับชิ้นงาน ที่ไม่ถูกเคลือบ โดยค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของตัวอย่างชิ้นงาน C1 C2 และ C3 ที่ทุกค่าพีเอช (2 7 และ 10) อยู่ในช่วง -510 ถึง -290 มิลลิโวลต์ ในขณะที่ตัวอย่างชิ้นงาน C3 มีค่าศักย์ไฟฟ้า การกัคกร่อนสูงที่สุดสำหรับการวิจัยครั้งนี้

เมื่อเปรียบเทียบค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ (ชิ้นงาน C1 C2 และ C3) มีค่าสูงกว่าชิ้นงาน ที่ไม่ถูกเคลือบ (ชิ้นงาน H1 H2 และ H3) และค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนของ ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ มีค่าน้อยกว่าชิ้นงาน ที่ไม่ถูกเคลือบ ด้วยเหตุนี้เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ จึงสามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าชิ้นงานที่ไม่ถูกเคลือบ นอกจากนี้ยังพบว่าฟิล์มบาง ในโตรเจนที่ปรากฏอยู่บนผิวของชิ้นงาน (Azumi, K., Watanabe, S., Seo, M., Saeki, I., Inokuchi, Y., James, P., Smyrl, W.H., 1998) ซึ่งมีส่วนช่วยในการด้านทานการกัดกร่อนของผิวโลหะโดย สามารถอธิบายได้หลายกลไก เช่น กลไกของในโตรเจนที่ผิวของโลหะและกลไกไอออนของ แอมโมเนีย ดังรายงานในงานวิจัยดังนี้ (Olsson, C.A., 1995; Grabke, H.J., 1996; You, H. –xia., Xu, H.-bin., Zhang, Y., Zheng, S.-li., Gao, Y.-ying., 2010) นอกจากนี้ภายหลังที่ผิวโลหะถูกกัดกร่อน ด้วยสารละลาย ในโตรเจนในโลหะจะละลายและปรากฏอยู่ในรูปในโตรเจนไอออน (N) ที่ผิวของ โลหะ หลังจากนั้นกลอไรด์ไอออนที่อยู่ในสารละลายก็ไม่สามารถทำลายผิวของโลหะได้เพราะ มีในโตรเจนใอออนปกป้องพื้นผิวอยู่ แต่การวิจัยครั้งนี้ในโตรเจนไอออนไม่ได้รวมกับไฮโครเจน ใอออนเกิดเป็นแอมโมเนีย (NH<sup>+</sup>) เพราะจากการวัดค่าพีเอชของสารละลายหลังการทดสอบ การกัดกร่อนมีแนวโน้มลดลง ซึ่งค่าพีเอชของสารละลายก่อนและหลังการทดสอบการกัดกร่อน โดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.01 และ 1.93 (ที่พีเอช 2) 7.06 และ 6.87 (ที่พีเอช 7) และ 10.04 และ 9.44 (ที่พีเอช 10) ตามลำคับ

นอกจากนี้จุดที่น่าสนใจคือ ชิ้นงาน C3 ที่ผ่านการเตรียมความหยาบผิวต่ำที่สุด แสดงให้เห็นถึงพาสซีฟฟิล์ม (passive film) ที่เกิดขึ้นบนผิวของชิ้นงาน ในสภาวะของสารละลาย ที่พีเอช 7 ซึ่งมีค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนอยู่ในช่วง -200 ถึง 100 มิลลิโวลต์ ดังรูปที่ 4.12 ส่วน ชิ้นงานอื่น ๆ (C1 และ C2) ไม่แสดงพฤติกรรมการเกิดพาสซีฟฟิล์มของสารละลายที่ทุกค่าพีเอช ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการเตรียมความหยาบผิวต่ำของวัสดุพื้นก่อนการเคลือบสามารถช่วยด้านทาน การกัดกร่อนได้ เมื่อพิจารณาที่พีเอช 2 และ 10 พบว่าเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย ฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ ไม่พบลักษณะของพาสซีฟฟิล์ม นั้นแสดงให้เห็นว่าพีเอชและ ความเข้มข้นของไอออนของสารละลายที่มีปริมาณมากจะส่งผลต่อพฤติกรรมการกัดกร่อนด้วย เช่น พฤติกรรมในช่วงที่เกิดเอกทีฟ หรือ เอกทีฟ-พาสซีฟ (active or active-passive transition) เป็นต้น



รูปที่ 4.7 เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน H1 ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โคยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10



รูปที่ 4.8 เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน H2 ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โคยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10



รูปที่ 4.9 เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน H3 ในสารละลายโซเคียมคลอไรค์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โคยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10



รูปที่ 4.10 เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน C1 ในสารละลายโซเคียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โคยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10



รูปที่ 4.11 เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน C2 ในสารละลายโซเคียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10



รูปที่ 4.12 เส้นโค้งโพลาไรเซชันของชิ้นงาน C3 ในสารละลายโซเคียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10

## 4.2.2 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และชิ้นงานเหล็กกล้า เครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์

จากรูปที่ 4.13 แสดงค่าศักย์ใฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 (H1 H2 และ H3) และชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียม ในไตรด์ (C1 C2 และ C3) ในสารละลาย โซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10 (ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส) พบว่าค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนที่พีเอช 2 และ 10 ของชิ้นงาน ทั้งหมด ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่พีเอช 7 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียม ในไตรด์ มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะชิ้นงานที่มีความหยาบผิวต่ำ ก่อนการเคลือบ ดังนั้นเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่มีความหยาบผิวต่ำแล้วถูกเคลือบด้วย ฟิล์มบาง โครเมียม ในไตรด์จะช่วยต้านทานการกัดกร่อนแบบทั่วไป



รูปที่ 4.13 ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และชิ้นงาน เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เกลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ ในสารละลายโซเดียมกลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10 ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส

## 4.2.3 อัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และชิ้นงานเหล็กกล้า เครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์

เมื่อพิจารณาอัตราการกัดกร่อน (*R<sub>mm/year</sub>*) ของชิ้นงานที่ไม่เกลือบ (uncoated) และ ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ พบว่าชิ้นงานเหล็กกล้า เครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยโครเมียมไนไตรด์มีอัตราการกัดกร่อนน้อยกว่าชิ้นงานที่ไม่เคลือบ ดังรูปที่ 4.14 ที่พีเอช 2.7 และ10 พบว่าชิ้นงานที่ไม่ถูกเคลือบมีแนวโน้มของอัตราการกัดกร่อน ลดลง โดยที่ชิ้นงานที่มีความหยาบผิวต่ำจะมีอัตราการกัดกร่อนน้อยที่สุด ในทำนองเดียวกันชิ้นงาน ที่ไม่เคลือบ ในสภาวะสารละลายที่พีเอช 7 และ 10 ก็มีอัตราการกัดกร่อนลดลงเมื่อความหยาบผิว ลดลง ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าความหยาบผิวต่ำของวัสดุพื้นจะช่วยด้านทานการกัดกร่อนของ ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 เมื่อต้องสัมผัสกับสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ในสภาวะที่เป็นกรด กลาง และค่าง นอกจากนี้อัตราการกัดกร่อนของทุกชิ้นงานยังแปรผันตามค่าพีเอชของสารละลาย ด้วยเหตุนี้ถ้าพีเอชของสารละลายต่างกันจะทำให้ไอออน (ion) และความเข้มข้นของสารละลายที่จะ ทำปฏิกิริยาที่ผิวของชิ้นงานต่างกันด้วย



รูปที่ 4.14 อัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่อง H13 และชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10 ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส

## 4.2.4 กลไกการกัดกร่อนของขึ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และขึ้นงานเหล็กกล้า เครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์

สำหรับสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 7 ซึ่ง ไอออนหลักที่อยู่ในสารละลายที่ทำลายผิวของชิ้นงานคือ คลอไรด์ไอออน (CI) ไฮโดรเงนไอออน (H<sup>+</sup>) และไฮครอกซิลไอออน (OH) สำหรับสารละลายที่มีความรุนแรงจะประกอบไปด้วย CI และ โมเลกุลของแก๊สออกซิเจน (O<sub>2</sub>) ในอากาศ เมื่อเหล็กไอออน (Fe<sup>2+</sup>) ทำปฏิกิริยากับ CI จะทำให้เกิด สารประกอบเฟอร์ริกคลอไรด์ (Fe<sup>2+</sup>CI<sup>2</sup>) นอกจากนี้น้ำที่อยู่ในระบบเกิดการแตกตัวให้ OH ซึ่ง ไอออนทั้งหมดจะเป็นตัวควบคุมกระบวนการของการกัดกร่อน (Perez, N., 2004) สมการเคมีที่ ทำให้เกิดการกัดกร่อนของชิ้นงานเหลีกกล้าเครื่องมือ H13 ที่พีเอช 7 ปรากฏดังสมการเคมีที่ 4.1 ถึง 4.6

$$Fe (s) \leftrightarrow Fe^{2+} (aq) + 2e^{-}$$
(4.1)

$$O_2(g) + 2H_2O(aq) + 4e^- \leftrightarrow 4(OH)^-(aq)$$
(4.2)

$$\operatorname{Fe}^{2+}(\operatorname{aq}) + \operatorname{Cl}_{2^{-}}(\operatorname{aq}) \leftrightarrow \operatorname{Fe}^{2+}\operatorname{Cl}_{2^{-}}(\operatorname{aq})$$

$$(4.3)$$

$$\operatorname{Fe}^{2+}\operatorname{Cl}_{2}^{-}(\operatorname{aq}) + 2\operatorname{H}_{2}\operatorname{O}(\operatorname{aq}) \leftrightarrow \operatorname{Fe}(\operatorname{OH})_{2}(\operatorname{s}) + 2\operatorname{H}^{+}\operatorname{Cl}^{-}(\operatorname{aq})$$

$$(4.4)$$

$$OH^{-}(aq) + H^{+}(aq) \leftrightarrow H_{2}O(aq)$$
(4.5)

$$2Fe(OH)_2(s) + 0.5O_2(g) + H_2O(aq) \leftrightarrow 2Fe(OH)_3(s)$$
 (4.6)

เมื่อชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 สัมผัสกับสารละลายจะเกิดการแตกตัวให้ Fe<sup>2+</sup> และ e<sup>-</sup> นั้นคือ ชิ้นงานเหล็กจะเกิดการกัดกร่อนนั้นเอง แสดงว่าชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 เป็นขั้วแอ โนด ซึ่งตรงขั้วนี้จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ดังสมการเคมีที่ 4.1 นอกจากนี้ในสภาวะการ ทดลองยังมี โมเลกุลของแก๊สออกซิเจน โมเลกุลของน้ำและอิเล็กตรอน ทำปฏิกิริยาแล้วแตกตัวให้ OH- เรียกขั้วนี้ว่าแค โทด ซึ่งเป็นขั้วที่เกิดปฏิกิริยารีดักชัน ดังสมการเคมีที่ 4.2 ในขณะเดียวกัน ไอออน Fe<sup>2+</sup>Cl<sub>2</sub><sup>-</sup> ในสารละลายดังสมการเคมีที่ 4.3 จะทำปฏิกิริยากับน้ำ (H<sub>2</sub>O) เกิดเป็นสารประกอบ กรดไฮ โดรคลอริก (HCl) และสารประกอบเฟอร์รัสไฮดรอกไซด์ (Fe(OH)<sub>2</sub>) ดังสมการเคมีที่ 4.4 อย่างไรก็ตาม OH<sup>-</sup> จากสมการเคมีที่ 4.2 ทำปฏิกิริยากับ H<sup>+</sup> ต่อเกิดเป็น โมเลกุลของน้ำอยู่ใน สารละลาย ดังสมการเคมีที่ 4.5 ด้วยเหตุนี้ทำให้กระบวนการกัดกร่อนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนั้น สารประกอบ Fe(OH)<sub>2</sub> ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนและน้ำเกิดเป็นสารประกอบเฟอร์ริกไฮครอก ไซด์ (Fe(OH)<sub>3</sub>) ดังสมการเคมีที่ 4.6 ซึ่งสารประกอบ Fe(OH)<sub>3</sub> ไม่มีเสถียรภาพจึงทำปฏิกิริยาต่อไป ได้สารประกอบไฮเดรทเฟอร์ริกออกไซด์ (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) หรือเรียกอีกอย่างว่า เฮมาไทต์ (hematite) ซึ่งเป็น ที่รู้กันดีว่าสารประกอบตัวนี้คือ สนิมเหล็กซึ่งมีลักษณะสีแดง

อย่างไรก็ตามมีการปรับค่าพีเอชของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ โดยใช้ สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เพื่อให้ค่าพีเอชของ สารละลายมีความเป็นกรดและค่าง ตามลำดับ ผลของสารละลายที่มีก่าพีเอชต่างกันจะเกิดปฏิกิริยา เปลี่ยนไป ดังเช่น ที่ก่าพีเอช 2 และ 10 ดังสมการเกมีที่ 4.7 และ 4.8

$$2\mathrm{H}^{2+}\left(\mathrm{aq}\right) + 2\mathrm{e}^{-} \leftrightarrow \mathrm{H}_{2}\left(\mathrm{g}\right) \tag{4.7}$$

$$\operatorname{Fe}^{2+}(\operatorname{aq}) + 2\operatorname{OH}^{-}(\operatorname{aq}) \leftrightarrow 2\operatorname{Fe}(\operatorname{OH})_{2}(\operatorname{s})$$
 (4.8)

ที่พีเอช 2 สารละลายโซเดียมคลอไรด์มี H<sup>+</sup> เพิ่มขึ้นและ H<sup>+</sup> จะรวมตัวกับ e<sup>-</sup> เกิด ฟองแก๊สไฮโดรเจน (H<sub>2</sub>) ที่ผิวของชิ้นงาน ดังสมการเคมีที่ 4.7 เมื่อฟองแก๊สไฮโดรเจนแตกแรงดัน จากแก๊สไฮโดรเจนจะทำลายผิวของชิ้นงานโลหะ CI<sup>-</sup> สามารถทำปฏิกิริยากับเนื้อโลหะจนเกิดการ กัดกร่อนบนผิวชิ้นงานโลหะ ดังสมการเคมีที่ 4.1 ถึง 4.6 ด้วยเหตุนี้อัตราการกัดกร่อนที่พีเอช 2 จึง มากกว่าที่พีเอช 7 และ 10 ที่พีเอช 10 การกัดกร่อนเป็นไปตามสมการเคมีที่ 4.1 ถึง 4.6 เช่นเดิม แต่มี OH<sup>-</sup> ที่ได้จากการแตกตัวของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่ใช้ในการปรับค่าพีเอชของ สารละลายให้มีความเป็นด่าง โดย OH<sup>-</sup> จะทำปฏิกิริยากับ Fe<sup>2+</sup> เกิดเป็นสารประกอบ Fe(OH)<sub>2</sub> ดัง สมการเคมีที่ 4.8 เมื่อพิจารณารูปที่ 4.6 ถึง 4.8 ก่ากระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหลีกกล้า เครื่องมือ H13 ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่พีเอช 10 มีก่ามากกว่าที่พีเอช 7 เมื่อนำค่า กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนไปคำนวณหาอัตราการกัดกร่อนโดยใช้หลักการของฟาราเดย์ พบว่าอัตรา การกัดกร่อนของเหลีกกล้าเครื่องมือ H13 ที่พีเอช 10 มีค่ามากกว่าที่พีเอช 7

ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ การกัดกร่อนเกิดได้ดังสมการเกมีที่ 4.9 ถึง 4.11

$$2\operatorname{CrN}(s) + 2\operatorname{H}_{2}O(aq) \leftrightarrow 2\operatorname{CrO} + \operatorname{N}_{2}(g) + 2\operatorname{H}_{2}(g)$$

$$(4.9)$$

$$2\operatorname{CrO}(s) + \operatorname{H}_{2}\operatorname{O}(aq) \leftrightarrow \operatorname{Cr}_{2}\operatorname{O}_{3}(s) + \operatorname{H}_{2}(g)$$

$$(4.10)$$

$$\operatorname{Cr}(s) + 2\operatorname{OH}^{-}(\operatorname{aq}) \leftrightarrow \operatorname{Cr}(\operatorname{OH})_{2}(s) + e^{-}$$

$$(4.11)$$

เมื่อชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ สัมผัสกับสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ผิวของฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์ถูกกัดกร่อนโดย CI ณ บริเวณรอยบกพร่อง (defect) ของฟิล์ม โดยปฏิกิริยาการ กัดกร่อน ณ บริเวณรอยบกพร่องจะเกิดกรดไฮโดรคลอริก ดังสมการเคมีที่ 4.4 การกัดกร่อน ดังกล่าวเกิดขึ้นแบบเฉพาะที่ (localized corrosion) อย่างไรก็ตาม ฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ทำ ปฏิกิริยากับน้ำ เกิดเป็นสารประกอบโครเมียม (II) ออกไซด์ (CrO) ดังสมการเคมีที่ 4.9 หรืออาจทำ ปฏิกิริยากับน้ำเกิดเป็นโครเมียม (III) ออกไซด์ (Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) ดังสมการเคมีที่ 4.10 ซึ่งสารประกอบทั้ง สองชนิด (CrO และ Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) มีเสลียรภาพและมีคุณสมบัติในการด้านทานการกัดกร่อนได้ดี (Stansbury, E.E., Buchanan, R.A., 2000; Lippitz, A., Hubert, Th., 2005) นอกจากสารประกอบ โครเมตออกไซด์ที่เกิดขึ้นอาจมีสารประกอบ Cr(OH)<sub>2</sub> เกิดขึ้นด้วย ดังสมการเคมีที่ 4.11 โดย สารประกอบ Cr(OH)<sub>2</sub> เกิดเป็นฟิล์มบางเคลือบอยู่บนชิ้นงานอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งฟิล์มชนิดนี้มี ความสามารถด้านทานการกัดกร่อนได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นดังในงานวิจัยของ (You, H. –xia., et al., 2010)

# 4.3 คุณลักษณะของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์หลังทดสอบการกัดกร่อน

## 4.3.1 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และชิ้นงาน เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์

รูปที่ 4.15 แสดงบริเวณที่ถูกกัดกร่อนของชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบการกัดกร่อน ในสารถะลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10 พบว่าผิวของชิ้นงาน เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ถูกกัดกร่อนมากกว่าชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย ฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ โดยลักษณะร่องรอยการกัดกร่อนเป็นการกัดกร่อนแบบทั่วไป (general corrosion) การกัดกร่อนแบบทั่วไปผิวหน้าชิ้นงานจะถูกสารละลายกัดกร่อนทั่วทั้งผิวหน้า เปรียบเสมือนการนำชิ้นงานไปขึ้นรอยกัดด้วยกรด (etching) เมื่อนำไปตรวจสอบด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดจึงเห็นเป็นโครงสร้างมาร์เทนไซต์ (martensite structure) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่ผ่านกระบวนการอบชุบทางความร้อน ดังรูปที่ 4.15 (ก) (ค) และ (จ) ในขณะที่ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบาง โครเมียมไนไตรด์ถูกกัดกร่อนเฉพาะบางจุดเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงชิ้นงานที่เปลือยไม่มีฟิล์ม ในการปกป้องผิวจะถูกไอออนที่อยู่ในสารละลายกัดกร่อนบริเวณที่ผิวได้ง่ายกว่าชิ้นงานที่เคลือบ ด้วยฟิล์ม ซึ่งจะต้องพิจารณาควบคู่กับรูปที่ 4.5 โดยที่ผิวของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์ถูมชิ้นงานที่เกลือบ ด้วยฟิล์ม ซึ่งจะต้องพิจารณาควบคู่กับรูปที่ 4.5 โดยที่ผิวของฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์กูมด้นงบงการเกิด การกัดกร่อนแบบเฉพาะที่ (localized corrosion) โดยบริเวณที่ถูกกัดกร่อนมีลักษณะคล้ายรูเข็ม (pits) กระจายอยู่เฉพาะบางบริเวณบนผิวของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ (Lee, S.C., Ho, W.Y., Lai, F.D., 1996; Liu, C., Bi, Q., Matthews, A., 2001) ดังรูปที่ 4.15 (ข) (ง) และ (ฉ) โครงสร้างจุลภาค หลังการทดสอบการกัดกร่อนของชิ้นงานอื่น ๆ เช่น H1 H2 C1 และ C2 สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ในภาคผนวก ค. นอกจากนี้ยังพบว่าชิ้นงานที่มีความหยาบผิวต่ำมีร่องรอยของการกัดกร่อน (รูเข็ม) น้อยกว่าชิ้นงานที่มีความหยาบผิวสูง





รูปที่ 4.15 ร่องรอยที่ถูกกัดกร่อนของชิ้นงานหลังการทดสอบการกัดกร่อนใน สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10 ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส

# 4.3.2 การวิเคราะห์ลักษณะผิวของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย ฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ที่ถูกกัดกร่อนด้วยเทคนิค X-PEEM

พบว่าชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ มีพฤติกรรมการกัดกร่อนแบบเฉพาะที่ (localized corrosion) ดังรูปที่ 4.15 ร่องรอยการกัดกร่อนมี ขนาดเล็กกล้ายกับรูเข็ม (pits) เกิดเฉพาะจุดเท่านั้น จึงเลือกเทคนิก X-PEEM สำหรับวิเคราะห์พื้นผิว ของฟิล์มที่ถูกกัดกร่อน เทคนิก X-PEEM มีข้อดีคือสามารถใช้ศึกษาบริเวณที่มีพื้นที่เล็กและมีความ แตกต่างกันได้ เช่น บริเวณที่ไม่ถูกกร่อนและบริเวณที่ถูกกัดกร่อนของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์

ี้ ชิ้นงาน C1 (ความหยาบผิวสูง) และ C3 (ความหยาบผิวต่ำ) ที่ผ่านการทดสอบการ กัคกร่อนถูกเลือกเพื่อตรวจสอบด้วยเทคนิค X-PEEM เพราะชิ้นงานดังกล่าวมีพฤติกรรมการ กัดกร่อนที่แตกต่างกัน โดยสิ้นเชิง กล่าวคือชิ้นงาน C1 มีอัตราการกัดกร่อนสูงสุด ส่วนชิ้นงาน C3 มือัตราการกัดกร่อนต่ำสุด นอกจากนี้ชิ้นงาน C3 มีถักษณะการเกิดของพาสซีฟฟิล์มขึ้น ดังนั้นจึง เป็นจุดที่น่าสนใจในการนำมาศึกษาครั้งนี้ บริเวณที่ถูกตรวจสอบด้วยเทคนิค X-PEEM ในงานวิจัยนี้ แบ่งเป็น 2 บริเวณคือ บริเวณที่ไม่ถูกการกัดกร่อนกำหนดเป็น zone 1 และบริเวณที่ถูกกัดกร่อน กำหนดเป็น zone 2 จากรูปที่ 4.16 แสดงรูปของ X-PEEM และสเปกตรัมของ XAS ของชิ้นงาน C1 ภายหลังทุคสอบการกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมกลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 (เป็นสารละลายที่รุนแรงที่สุดสำหรับการวิจัยครั้งนี้) สำหรับส่วนผสมทางเคมีของชั้นฟิล์ม ที่ถูกกัดกร่อนถูกตรวจสอบด้วยเทคนิค XAS ที่ระดับพลังงานต่าง ๆ ดังนี้ 577 อิเล็กตรอนโวลต์ (Cr L,-edge) 707 อิเล็กตรอนโวลต์ (Fe L,-edge) 533 อิเล็กตรอนโวลต์ (O K-edge) และ 381 อิเล็กตรอนโวลต์ (N K-edge) จากค่าพลังงานของธาตุเหล่านี้ พบว่าสอดกล้องกับงานวิจัยอื่น ๆ (Esaka, F., Furuya, K., Shimada, H., Imamura, M., Matsubayashi, N., Sat, T., Nishijima, A., Kikuchi, T., Kawana, A., Ichimura, H., 1997; Schedel-Niedrig, Th., 1998; Guiot, E., Wu, Z.Y., Gota, S., Gautier-Soyer, M., 1999; Yoon, W.S., Kim, K.B., Kim, M.G., Lee, M.K., Shin, H.J., Lee, J.M., Lee, J.S., Yo, C.H., 2002; Frazer, B.H., Gilbert, B., Songderegger, B.R., Stasio, G.D., 2003; Wasinger, E.C., De Groot, F. M. F., Hedman, B., Hodgson, K.O., Solomon, E.I., 2003; Hocking, R.K., Wasinger, E.C., De Groot, F. M. F., Hodgson, K. O., Hedman, B., Solomon, I.E., 2006) นอกจากนี้พบว่าค่าความเข้มพลังงานของธาตุต่าง ๆ ของบริเวณ zone 1 และ zone 2 มีความ แตกต่างกัน โดยก่ากวามเข้มพลังงานของ Cr L,-edge ใน zone 1 มีก่าสูงกว่า zone 2 ในขณะเดียวกัน ก็ตรวจพบปริมาณของธาตุเหล็ก (Fe L,-edge) เป็นจำนวนมากบริเวณ zone 2 เนื่องจากบริเวณนี้ ้ฟิล์มถูกกัดกร่อนทำให้สารละลายสัมผัสกับผิวของเหล็ก (วัสคุพื้น) จึงทำให้เกิดการกัดกร่อนแบบ เฉพาะที่หรือเกิดเป็นรูเข็ม (pits) จากการเปรียบเทียบระดับความเข้มพลังงานของสองบริเวณ

้ดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่าบริเวณ zone 1 ฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ยังคงไม่ถูกกัดกร่อนหรือ ้อาจจะถูกการกัคกร่อนในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนบริเวณ zone 2 พบว่าเกิดการกัคกร่อน แบบเฉพาะที่ (localized corrosion) หรือรูเบ็ม (pits) โดยลักษณะการกัดกร่อนประเภทนี้เมื่อฟิล์ม ถูกทำลายแล้วบริเวณนี้เปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนแบบรูเข็มและ การกัดกร่อนก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนลึกเข้าไปในเนื้อของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ถ้าทิ้งเป็น ระยะเวลานาน ๆ อาจจะทำให้ชิ้นงานทะลุได้ ด้วยเหตุนี้พบว่าเกิดการออกซิเดชันของฟิล์มตรงรูเข็ม ซึ่งมีการตรวจสอบโดยใช้เทคนิค XAS โดยผลที่ได้สามารถอธิบายได้ด้วยเส้นสเปคตรัมของ O K-edge ที่ปรากฏขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าธาตุออกซิเจนที่ปรากฏขึ้นนั้นเกิดจากสารมลทินที่อยู่ ในอากาศในระหว่างกระบวนการเคลือบด้วยวิธีไอทางกายภาพ (Tunmee, S., Euaruksakul, C., Songsiriritthigul, P., Witit-Anun, N., Wongpanya, P., 2011) หรือในระหว่างกระบวนการทคสอบ การกัคกร่อน และในระหว่างการเก็บชิ้นงานไว้ก่อนการทคสอบ X-PEEM ถึงแม้ว่าจะเก็บชิ้นงานไว้ ในตู้สุญญากาศแต่ธาตุออกซิเจนมีความสามารถในการทำปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม จากทั้งสองบริเวณที่ทคสอบด้วยเทคนิค X-PEEM พบว่าตำแหน่งของระดับพลังงานและลักษณะ ของเส้นกราฟเหมือนกับสารประกอบ Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ของงานวิจัย (Schedel-Niedrig, Th., 1998) ซึ่งเป็น ที่รู้กันคือยู่แล้วว่าธาตุโครเมียม (Cr) มีคุณสมบัติช่วยในการต้านทานการกัคกร่อนของโลหะ เพราะว่าธาตุโครเมียมมีความสามารถในการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดีจึงอาจทำให้เกิด สารประกอบที่อยู่ในรูปของ Cr.O, โดยสารประกอบชนิดนี้เป็นฟิล์มที่มีความสามารถสูงในการ ปกป้องผิวโลหะจากสารละลายในสภาพแวคล้อมที่รุนแรงได้ อย่างไรก็ตามยังพบอีกว่าความเข้ม ของธาตุ O K-edge ที่ระดับพลังงาน 533 อิเล็กตรอนโวลต์ ส่วนใหญ่มาจากบริเวณที่เกิดการกัด กร่อน ดังนั้นทางผู้วิจัยคาดว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณออกซิเจนตรงบริเวณที่เกิดการกัดกร่อนน่าจะ มาจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับธาตุเหล็ก (Fe) เป็นผลให้เกิดสารประกอบในฟอร์มของ Fe\_O\_ บนผิวของชิ้นงาน จากเส้นสเปกตรัมของ Fe L,-edge และ O K-edge ที่ได้จากการตรวจวัด ด้วยเทคนิค X-PEEM บริเวณ zone 2 (เกิดการกัดกร่อน) ผลที่ได้ยังไม่แน่ชัดว่าเกิด oxidation state ในรูปแบบใหนของการเกิดสนิมเหล็ก แต่ลักษณะรูปร่างของเส้นสเปกตรัมและตำแหน่งค่าพลังงาน ที่วัดได้ของ Fe L,-edge จากสารประกอบ Fe,O, สอดคล้องกับงานวิจัยของ Crocombette, J.P., Pollak, M., Jollet, F., Thromat, N., Gautier-Soyer, M. (1994) ในอนาคตอาจจะมีการทดสอบ ้เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น (โดยในการวิจัยกรั้งนี้การวิเคราะห์จากเส้นสเปกตรัมยังมี ้สัญญาณรบกวนในกระบวนการวัคซึ่งอาจจะเกิดจากสมรรถนะของเครื่อง X-PEEM)

จากรูปที่ 4.17 แสดงรูปของ PEEM และเส้นสเปกตรัมของชิ้นงาน C3 ที่ผ่านการ ทดสอบการกัดกร่อนในสารละลายโซเดียมกลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 7 (สภาวะ ที่เป็นกลาง) พบว่าพื้นผิวของฟิล์มบางโกรเมียมในไตรด์เกิดการกัดกร่อนน้อย เนื่องจากสารละลาย ที่พีเอช 7 มีความรุนแรงในการทำลายฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์น้อยกว่าสารลายที่พีเอช 2 และ 10 ซึ่งได้อธิบายไว้อย่างละเอียดในส่วนของการวิเคราะห์พฤติกรรมของการกัดกร่อน เมื่อพิจารณาทั้ง สองบริเวณ คือ zone 1 และ zone 2 พบว่าผิวของชิ้นงานทั้งสองมีความแตกต่างกันน้อยมาก จาก เส้นสเปคตรัมของพลังงานในการดูดซับพบธาตุ Cr N และ O จากทั้งสองบริเวณ เมื่อพิจาณา เส้นสเปคตรัมของ N K-edge จากทั้งสองบริเวณ (รูปที่ 4.17 (ข)) ไม่พบการปรากฏของแก๊ส N<sub>2</sub> ในขณะที่มีการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับธาตุ Cr แทน (Esaka, F., et at., 1997) สำหรับข้อมูลของ X-PEEM ที่ได้จากการทดสอบในการวิจัยครั้งนี้เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้น โดยอนาคตอาจจะมีการทำ การวิจัยด้านนี้เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นและเพื่อเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมของ กระบวนการเคลือบผิวโลหะต่อไป





รูปที่ 4.16 ซินโครตรอน PEEM และเส้นสเปกตรัมของชิ้นงาน C1 ที่ผ่านการทคสอบการกัดกร่อน ในสารละลายโซเดียมคลอไรค์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โคยน้ำหนัก ที่พีเอช 2



รูปที่ 4.17 ซินโครตรอน PEEM และเส้นสเปกตรัมของชิ้นงาน C3 ที่ผ่านการทดสอบการกัดกร่อน ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 7

## บทที่ 5

## สรุปและข้อเสนอแนะการทดลองต่อไป

5.1 สรุป

ในการวิจัยครั้งนี้ค่าความหยาบผิวและค่าพีเอชของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก (พีเอช 2 7 และ 10) มีผลต่อพฤติกรรมกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า เครื่องมือ H13 และเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ ซึ่งสามารถ สรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

5.1.1 ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์มีลักษณะการจัดเรียงตัวของอะตอมในระนาบ (111) ซึ่งเป็นระนาบที่เกรนมีความละเอียด (fine grain) และมีรูพรุนบนผิวของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ เล็กน้อยรูพรุนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกัดกร่อนของชิ้นงาน

5.1.2 เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ มีความ ต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่ทุกค่าพีเอชของสารละลาย (พีเอช 2 7 และ 10)

5.1.3 สมบัติทางด้านการกัดกร่อน เช่น ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัด กร่อน คุณลักษณะของพาสสีฟฟิล์มและอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และ ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ เปลี่ยนตามพีเอชของ สารละลายและความหยาบผิวของวัสดุพื้น

5.1.4 ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 (H1 H2 และ H3) มีลักษณะการกัดกร่อนแบบ ทั่วไป (general corrosion) และชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียม ในไตรด์ (C1 C2 และ C3) มีลักษณะการกัดกร่อนแบบเฉพาะที่ (localized corrosion) ซึ่งจะปรากฎ ในลักษณะของรูเข็ม (pits)

5.1.5 เทคนิค X-PEEM มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ผลของชิ้นงานหลังทคสอบการ กัดกร่อน โดยที่สเปคตรัมของ Cr K-edge และ Fe L<sub>3</sub>-edge ที่วัดได้เป็นของสารประกอบ Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> และ Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ตามลำดับ

#### 5.2 ข้อเสนอแนะการทดลองต่อไป

พฤติกรรมการกัดกร่อนที่ต่างกันของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และชิ้นงานเหล็กกล้า เครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในใตรด์ เกิดจากหลายปัจจัย เช่น สภาวะความเป็น กรด กลาง และด่างของสารละลาย ความหยาบผิวของวัสดุพื้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวควบคุมปริมาณ ของการกัดกร่อน ซึ่งได้ทดลองและวิเคราะห์ผลอยู่ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ แต่จากข้อมูลที่ได้เป็นการ ศึกษาวิจัยเบื้องต้น ซึ่งจะต้องทำวิจัยต่อไปเพื่อสามารถนำไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมได้ ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการทดลองดังนี้

5.2.1 ควรปรับค่าความหยาบผิวหลายช่วงค่าความหยาบเพื่อให้เห็นความแตกต่างของ พฤติกรรมการกัดกร่อนที่ความหยาบผิวต่างกันได้ชัดเจน ดังนี้

- (ก) ความหยาบที่ 1 เตรียมผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180
- (ข) ความหยาบที่ 2 เตรียมผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 400
- (ค) ความหยาบที่ 3 เตรียมผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 600
- (ง) ความหยาบที่ 4 เตรียมผิวค้วยกระคาษทรายเบอร์ 800
- (จ) ความหยาบที่ 5 เตรียมผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 1000
- (ฉ) ความหยาบที่ 6 เตรียมผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 1200
- (ช) ความหยาบที่ 7 เตรียมผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 1500
- (ซ) ความหยาบที่ 8 เตรียมผิวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 2000

5.2.2 ควรมีการทดสอบสมบัติเชิงกล เช่น ค่าความแข็งของฟิล์ม ความสามารถในการยึด เกาะและอัตราการสึกหรอของชั้นฟิล์ม เพื่อประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้งานร่วมกับผลทางค้าน การกัดกร่อน

#### รายการอ้างอิง

- ฐาปนพงศ์ พาสนพัฒน์ และไชยา ดำคำ. (2551). การศึกษาคุณสมบัติฟิล์มบางโครเมียมอลูมิเนียม ในไตรด์จากกระบวนการการ์โทดิกอาร์กบนเหล็กกล้าเครื่องมืองานร้อน. การประชุม วิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 28-29 มกรากม.
- ณัฏฐนันท์ มูลสระคู่ พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ อนรรฆ ขันธะชนะ และ วารุณี เปรมานนท์. (2548). การศึกษาพฤติกรรมด้านไตรบอโลยีของผิวคู่สัมผัสระหว่างบอลเหล็กกล้ากับผิวเคลือบ. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 19-21 ตุลาคม.
- ประทีป วงศ์บัณฑิต. (2543). การสร้างแผนภูมิพอร์แบซ์ของเหล็กกล้าไร้สนิม 316L ในสารละลายที่ มีคลอไรค์ผสม ด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมี. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- Azumi, K., Watanabe, S., Seo, M., Saeki, I., Inokuchi, Y., James, P., Smyrl, W.H. (1998). Characterization of anodic oxide film formed on TiN coating in neutral borate buffer solution. Corrosion Science. (40): 1363-1377.
- Ahn, S.H., Choi, Y.S., Kim, J.G., Han, J.G. (2002). A study on corrosion resistance characteristics of PVD CrN-coated steel by electrochemical method. Surface and Coatings Technology. (150): 319-326.
- Barata, A., Cunha, L., Moura, C. (2001). Characterisation of chromium nitride films produced by PVD. Thin Solid Films. (398-399): 501-506.
- Chen, B.F., Pan, W.L., Yu, G.P., Hwang, J., Huang, J.H. (1999). On the corrosion behavior of TiN-coated AISI D2 steel. Surface and Coatings Technology. (111): 16-21.
- Crocombette, J.P., Pollak, M., Jollet, F., Thromat, N., Gautier-Soyer, M. (1994). X-ray-absorption spectroscopy at the Fe  $L_{2,3}$  threshold in iron oxides. Journal of Physical Review B. (52 No.5): 3143-3150.
- Dieter, G.E. (1988). Mechanical metallurgy. SI metric edition. McGraw-Hill Book Company. ISBN 0-07-100406-8. Singapore.

- Ehrlich, A., Kühn, M., Richter, F., Hoyer, W. (1995). Complex characterization of vacuum arcdeposited chromium nitride thin films. Surface and Coatings Technology. (76-77): 280 -286.
- Esaka, F., Furuya, K., Shimada, H., Imamura, M., Matsubayashi, N., Sat, T., Nishijima, A., Kikuchi, T., Kawana, A., Ichimura, H. (1997). XAS Study on the Intermediate Species Formed During the Surface Oxidation of CrN Films. Journal of Physics. (IV 7): C2-1149-C2-1150.
- Fontana, M.G. (1987). Corrosion Engineering. 3<sup>rd</sup> Edition. McGraw-Hill Book Company. Singapore.
- Frazer, B.H., Gilbert, B., Songderegger, B.R., Stasio, G.D. (2003). The probing depth of total electron yield in the sub-keV range: TEY-XAS and X-PEEM. Surface Science. (537): 161-167.
- Grabke, H.J. (1996). The role of nitrogen in the corrosion of steels. **ISIJ International**. (36 (7)): 777-786.
- Gunther, S., Kaulich, B., Gregoratti, L., Kiskinova, M. (2002). Progress in Surface Science. (70): 187-260.
- Guiot, E., Wu, Z.Y., Gota, S., Gautier-Soyer, M. (1999). Polarized O K edge spectra of Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (0001) nanometric films: A full multiple scattering interpretation. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. (101-103): 371-375.
- Herr, W., Matthes, B., Broszeit, E. (1993). Tribological properties of r. f. sputtered Ti-B-N coatings under various pin-on-disc wear test conditions. Surface and Coatings Technology. (60): 428-433.
- Hocking, R.K., Wasinger, E.C., De Groot, F. M. F., Hodgson, K. O., Hedman, B., Solomon, I.E. (2006). Fe L-Edge XAS Studies of K<sub>4</sub>[Fe(CN)<sub>6</sub>] and K<sub>3</sub>[Fe(CN)<sub>6</sub>]: A Direct Probe of Back-Bonding. Journal of the American Chemical Society. (128): 10442-10451.
- Lange, K. (1985). Hand book of metal forming. 1<sup>st</sup> edition. McGraw-Hill Book company. ISBN 0-87263-457-4. United States of America.
- Lee, S.C., Ho, W.Y., Lai, F.D. (1996). Effect of substrate roughness on the characteristics of CrN hard film. Materials Chemistry and Physics. (43): 266-273.

- Lippitz, A., Hubert, Th. (2005). XPS investigations of chromium nitride thin films. Surface and Coatings Technology. (200): 250-253.
- Liu, C., Bi, Q., Matthews, A. (2001). EIS comparison on corrosion performance of PVD TiN and CrN coated mild steel in 0.5 N NaCl aqueous solution. Corrosion Science. (43): 1953-1961.
- Martin, N., Rousselot, C. (1998). Use of theoretical model to investigate RF and DC reactive sputtering of titanium and chromium oxide coatings. Surface and Coatings Technology. (110):158-167.
- Mattox, D.M. (1995). Physical vapor deposition (PVD) process. Metal Finishing. (93): 394-408.
- Mitterbauer, C., Hebert, C., Kothleitner, G., Hofer, F., Schattschneider, P., Zandbergen, H. W. (2004). Electron energy loss-near edge structure as a fingerprint for identifying chromium nitrides. Solid State Communications. (130): 209-213.
- Olsson, C.A. (1995). The influence of nitrogen and molybdenum on passive film formed on the austeno-ferritic stainless steel 2205 studied by AES and XPS. **Corrosion Science.** (37 (3)): 467-479.
- Perez, N. (2004). Electrochemistry and corrosion science. eBook, Forms of corrosion, Kluwer Academic Publishers. Boston.: 16-22.
- PVD HARD COATING SERVICE. (2010). NanoShield Co., Ltd. [On-line]. Available: http://nanoshield-pvd.com/benefits\_thai.html
- QuantorForm. (2011). [On-line].

Available: http://www.qform3d.com/?go=cold

QuantorForm. (2011). [On-line].

Available: http://www.qform3d.com/images/electrups/elecrups2.gif

- Robert, G.A. (1998). Tool Steels. 5<sup>th</sup> Edition. Materials Park, OH: ASM International. United States of America.: 364.
- Schedel-Niedrig, Th. (1998). X-Ray absorption spectroscopy: sensitive characterization of (model-) catalysts with the electron yield technique. Fresenius Journal Analytical Chemistry. (361): 680-682.

- Sedriks, A.J. 1996. Corrosion of Stainless Steels. 2<sup>nd</sup> Edition. John-Wiley & Sons. New York.
- Standard Practice for Exposure of Metals and Alloys by Alternate Immersion in Neutral 3.5 % Sodium Chloride Solution. (2005). **ASTM G4-99**.
- Stansbury, E.E., Buchanan, R.A. (2000). Fundamentals of electrochemical corrosion, first printing, Comments on cathodic and anodic reactions. ASM International, Materials Park. Ohio.: 14-15.
- Tunmee, S., Euaruksakul, C., Songsiriritthigul, P., Witit-Anun, N., Wongpanya, P. (2011). The study of sputtered CrN films on the AISI H13 tool steel. Proceeding of the 6<sup>th</sup> Annual Conference of the Thai Physics Society.: 325-329.
- Wasinger, E.C., De Groot, F. M. F., Hedman, B., Hodgson, K.O., Solomon, E.I. (2003). L-edge X-ray Absorption Spectroscopy of Non-Heme Iron Sites: Experimental Determination of Differential Orbital Covalency. Journal of the American Chemical Society. (125): 12894-12906.
- Witt-anun, N., Rakkwamsuk, P., Limsuwan, P. (2010). Thai Journal of Physics. SERIES 5: 413
- Yoon, W.S., Kim, K.B., Kim, M.G., Lee, M.K., Shin, H.J., Lee, J.M., Lee, J.S., Yo, C.H. (2002).
  Oxygen contribution on Li-ion intercalation-deinterealation in LiCoO<sub>2</sub> investigated by
  O K-edge and Co L-edge X-ray absorption spectroscopy. Journal of Physical Chemistry. (B 106): 2526-2532.
- You, H. –xia., Xu, H.-bin., Zhang, Y., Zheng, S.-li., Gao, Y.-ying. (2010). Potential-pH diagrams of Cr-H<sub>2</sub>O system at elevated temperatures. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. (20): s26-s31.

ภาคผนวก ก

การคำนวณระยะห่างระหว่างระนาบผลึก

และค่าคงที่แลททีส (lattice constant) ของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์

<sup>7</sup>ว*ัทยาลั*ยเทคโนโลยี<sup>สุร</sup>

### การคำนวณระยะห่างระหว่างระนาบผลึกของฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์

เนื่องด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์มีโครงสร้างผลึกแบบ Face Center Cubic (FCC) ซึ่ง เป็นโครงสร้างผลึกแบบลูกบาศก์ ดังนั้นสามารถคำนวณระยะห่างระหว่างระนาบผลึก (*d*<sub>kk</sub>) ของ ฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ซึ่งจะต้องอาศัยหลักการของแบรกส์ (Bragg's Law) ดังสมการที่ ก.1 สำหรับการคำนวณจะต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากกราฟของ XRD ควบคู่กัน ดังรูปที่ ก.1 และค่าที่ได้ จากคำนวณแสดงดังตารางที่ ก.1

$$2d_{hkl}\sin\theta = n\lambda \tag{(1.1)}$$

โดยที่	$d_{_{hkl}}$	คือ	ระยะห่างระหว่างระนาบผลึก (Å)
	$\theta$	คือ	มุมเลี้ยวเบน
	n	คือ	เลขจำนวนเต็ม
	λ	คือ	ความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์



รูปที่ ก.1 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์

หมายเลข	มุมเลี้ยวเบน (20)	ดัชนีมิเลอร์ (h k l)	ระยะห่างระหว่างระนาบผลึก
1	37.380	1 1 1	2.4057
2	63.200	2 2 0	1.4712

ตารางที่ ก.1 ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ XRD ของฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์

# การคำนวณหาค่าคงที่แลททีส (lattice constant)

นำข้อมูลจากตารางที่ ก.1 คำนวณหาค่าคงที่แลททีสของฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ โคยใช้ สมการที่ ก.2

ะ<sub>ราววักยาลัยเทคโนโลยีสุรุบ</sub>เร

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$$
(n.2)

โดยที่	$d_{_{hkl}}$	คือ	ระยะห่างระหว่างระนาบผลึก (Å)
	a	คือ	ค่าคงที่แลททีส (lattice constant)
	(h, k, l)	คือ	ดัชนีมิเลอร์ของระนาบ
	a (h, k, l)	คอ คือ	คาคงทแลททส (lattice const คัชนีมิเลอร์ของระนาบ

#### ภาคผนวก ข

การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน และการคำนวณอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์

# การหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้า เครื่องมือ H13 และเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์

ภายหลังการทดสอบการกัดกร่อนนำชิ้นงานทั้งหมดมาหาค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและ กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน โดยใช้โปรแกรมลีเนียร์รีเกรสชัน (linear regression program) ที่อยู่ใน เครื่อง AUTOLAB PGSTAT 302H โดยมีหลักคือ เลือกจุด 2 จุดที่อยู่บนเส้นโค้งโพลาไรเซชัน ซึ่ง จะด้องเลือกช่วงที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง (เพื่อจะได้ก่าที่ถูกด้อง) ดังแสดงในรูปที่ ข.1 ซึ่งเป็น เส้นโค้งโพลาไรเซชันของตัวอย่างของชิ้นงาน H2 เมื่อกำหนดจุดเสร็จแล้วโปรแกรมจะทำการ กำนวณหาก่าความชัน จะสังเกตเห็นว่าเส้นกราฟของปฏิกิริยาแอโนดจะตัดกับเส้นกราฟของ ปฏิกิริยาแกโทค ตรงจุดนี้ก่าความชันของตั้งสองเส้นจะเท่ากันจึงทำให้จุดนี้เป็นจุดที่ใช้ในการหาก่า ศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนและกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนนั้นเอง ซึ่งก่าที่ได้นี้จะถูกนำไปใช้ในการ กำนวณหาก่าอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานต่อไป



รูปที่ ข.1 เส้นโค้งโพลาไรเซชันของตัวอย่างชิ้นงาน H2

# การคำนวณหาอัตราการกัดกร่อนของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และเหล็กกล้า เครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์

การคำนวณหาอัตราการกัดกร่อนสามารถหาได้จากนำค่ากระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนที่อ่าน ได้จากเส้นโค้งโพลาไรเซชันแทนลงในสมการที่ ข.1 ซึ่งมีตัวแปรอื่น ๆ ที่ใช้ในการคำนวณร่วมกัน เช่น น้ำหนักกรัมสมมูลของโลหะ และค่าความหนาแน่นของโลหะที่ใช้ในการทดสอบ โดยค่า อัตราการกัดกร่อนจะแสดงผลในหน่วยมิลลิเมตรต่อปี นอกจากนี้การคำนวณจะต้องคำนึงถึงค่า น้ำหนักกรัมสมมูลย์และความหนาแน่นของโลหะด้วย โดยแสดงค่าเหล่านี้ในตารางที่ ข.1 สำหรับ ก่าอัตราการกัดกร่อนที่ได้จากการคำนวณของชิ้นงานทั้งหมดที่ผ่านการทดสอบการกัดกร่อนแสดง ดังตารางที่ ข.2

$$R_{mm/year} = (0.00327 * I_{corr} * e) / \rho$$
(U.1)

โดยที่	R <sub>mm/year</sub>	คือ	อัตราการเกิดการกัดกร่อน
			(มิลลิเมตรต่อปี)
	I <sub>corr</sub>	คือ	ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการกัดกร่อน
			(ไมโครแอมป์ต่อตารางเซนติเมตร)
	е	คือ	น้ำหนักกรัมสมมูลย์ของโลหะ
	ρ	คือ	ความหนาแน่นของโลหะ
			(กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)

ตารางที่ ข.1 ค่าน้ำหนักกรัมสมมูลย์และความหนาแน่นของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และ ฟิล์มบาง โครเมียมในไตรด์

ชิ้นงาน		น้ำหนักกรัมสมมูลย์ (e)	ความหนาแน่น (ρ, g/cm³)	
	H13	27.97	7.87	
	CrN	22.57	5.9	

ตารางที่ ข.2 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนและอัตราการกัดกร่อนของ เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย ฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2

ชิ้นงาน	$E_{corr}$ (mV)	$I_{corr}(\mu A/cm^2)$	$R_{mpy}$ (mm/year)
H1	-514	137.50	1.5990
H2	-578	78.22	0.9097
Н3	-473	42.92	0.4992
C1	-509	35.64	0.4419
C2	-500	18.07	0.2240
C3	-499	7.24	0.0897
	Å		

ตารางที่ ข.3 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนและอัตราการกัดกร่อนของ เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ ในสารละลายโซเดียมคลอไรค์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 7

ชิ้นงาน	$E_{corr}$ (mV)	$I_{corr}(\mu A/cm^2)$	$R_{mpy}$ (mm/year)
H1	-478	18.17	0.2113
H2	-527	7.55	0.0878
Н3	-534	4.36	0.0507
C1	-361	6.10	0.0756
C2	-407	6.18	0.0766
C3	-291	1.33	0.0165

ตารางที่ ข.4 ค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อน กระแสไฟฟ้าการกัดกร่อนและอัตราการกัดกร่อนของ เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ ในสารละลายโซเดียมคลอไรค์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 10

ชิ้นงาน	$E_{corr}$ (mV)	$I_{corr}(\mu A/cm^2)$	$R_{mpy}$ (mm/year)
H1	-450	35.06	0.4078
H2	-352	15.25	0.1773
Н3	-482	16.05	0.1867
C1	-442	6.78	0.0841
C2	-389	4.57	0.0566
C3	-386	3.71	0.0460



#### ภาคผนวก ค

โครงสร้างจุลภาคชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 และ ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10

## โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 หลังทดสอบการกัดกร่อน ในสารละลาย โซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ทีพีเอช 2 7 และ 10

เหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่มีความหยาบผิวต่างกัน มีโครงสร้างพื้นฐานก่อนการอบชุบทาง ความร้อนคือ โครงสร้างเป็นเฟอร์ไรท์และมีคาร์ไบค์กระจายตัวอยู่บางส่วนในเนื้อชิ้นงาน ภายหลัง การอบชุบทางความร้อนจะมีโครงสร้างเป็นมาร์เทนไซต์และคาร์ไบค์บางส่วนสลายไป ซึ่งข้อมูล บางส่วนได้นำเสนอและอธิบายไว้ในบทที่ 4 (ชิ้นงาน H3 และ C3 ที่พีเอช 2 7 และ 10) สำหรับ ข้อมูลในภาคผนวก ค. เป็นข้อมูลของชิ้นงานที่เหลือที่ได้จากการทคสอบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มี ประโยชน์ต่อการอธิบายผลทางค้านโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 หลัง ทดสอบการกัดกร่อน ดังรูปที่ ค.1 ถึง ค.3 ซึ่งเป็นชิ้นงานของ H1 และ H2 ที่พีเอช 2 7 และ 10 ตามลำดับ



รูปที่ ค.1 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 หลังทคสอบการกัคกร่อนที่พีเอช 2



รูปที่ ค.2 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 หลังทคสอบการกัดกร่อนที่พีเอช 7



รูปที่ ค.3 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 หลังทคสอบการกัดกร่อนที่พีเอช 10
# โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียม ในไตรด์ หลังทดสอบการกัดกร่อน ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ที่พีเอช 2 7 และ 10

ชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มบางโครเมียมไตรด์ หลังทคสอบ การกัดกร่อน ฟิล์มบางโครเมียมไตรด์ถูกทำลายด้วยไอออนและสารละลาย เกิดเป็นการกัดกร่อน แบบเฉพาะที่ (localized corrosion) ดังรูปที่ ค.4 ถึง ค.6 ซึ่งเป็นชิ้นงานของ C1 และ C2 ที่พีเอช 2 7 และ 10 ตามลำดับ



รูปที่ ค.4 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ หลังทคสอบการกัดกร่อนที่พีเอช 2



รูปที่ ค.5 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย ฟิล์มบางโครเมียมในไตรค์ หลังทคสอบการกัดกร่อนที่พีเอช 7



รูปที่ ค.6 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานเหล็กกล้าเครื่องมือ H13 ที่เคลือบผิวด้วย ฟิล์มบางโครเมียมในไตรด์ หลังทดสอบการกัดกร่อนที่พีเอช 10

### ภาคผนวก ง

# บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ะ ราวักยาลัยเทคโนโลยีสุร<sup>บโร</sup>

## รายชื่อบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

(1) Tunmee, S., Euaruksakul, C., Songsiriritthigul, P., Witit-Anun, N. **The Study of Sputtered CrN Films on the AISI H13 Tool Steel**. Proceeding of the 6<sup>th</sup> Annual Conference of the Thai Physics Society (SPC 2011), Pattaya, Chonburi. Thailand. 23-26 July 2011.

(2) Tunmee, S., Euaruksakul, C., Songsiriritthigul, P., Witit-Anun, N. The Study of Sputtered
 CrN Films on the AISI H13 Tool Steel. Thai Journal of Physics Series 6. (อยู่ในระหว่าง
 ดำเนินการตีพิมพ์)

(3) Wongpanya, P., Tunmee, S., Euaruksakul, C., Songsiriritthigul, P., Witit-anun, N. Influence of substrate roughness on corrosion and tribological properties of CrN coated H13 tool steel. Corrosion Science. (อยู่ในระหว่างดำเนินการตีพิมพ์)



Proceeding of the 6<sup>th</sup> Annual Conference of the Thai Physics Society SPC 2011. Pattaya, Chonburi, Thailand. March 23-26, 2011

#### The Study of Sputtered CrN Films on the AISI H13 Tool Steel

S. Tunmee<sup>1</sup>, C. Euaraksakul<sup>2</sup>, P. Songsiriritthigul<sup>2, 3</sup>, N. Witit-Anun<sup>4</sup>, and P. Wongpanya<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>School of Metallurgical Engineering, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, 30000, Thailand
<sup>2</sup>Synchrotron Light Research Institute (Public Organization), Nakhon Ratchasima, 30000, Thailand
<sup>3</sup>School of Physics, Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, 30000, Thailand
<sup>4</sup>Department of Physics, Burapha University, Chonburi, 20130, Thailand
<sup>\*</sup>Corresponding author, E-mail: pornwasa@sut.ac.th

#### Abstract

Specimens of hot-work tool steel (AISI H13) were coated with CrN thin films using sputtering technique. The sputter coating films were investigated using Scanning Electron Microscopy (SEM), and synchrotron X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS). The thicknesses of the films have been found to be nearly the same at around 914 nm. From the surface analysis, detected photoelectrons were identified to be from Cr, N, O and C atoms. In addition, corrosion behaviors of uncoated and CrN-coated on AISI H13 tool steels in 3.5 wt % NaCl solutions at 27°C were investigated by electrochemical technique at the pH of 2, 7 and 10. The results revealed that the uncoated specimens showed higher corrosion rate in terms of millimeter per year than the coated specimens at pH 2, 7 and 10. Furthermore, it was found that surface roughness prior to the coating strongly affected the deposition of the CrN films; a smoother substrate surface yields better corrosion resistance.

Keywords: Electrochemical technique, Sputtering, Synchrotron XPS, Tool steel, X-PEEM

#### Introduction

SIAM PHYSICS CONGRESS

Mold (AISI H13 tool steel) is one of the most important instruments for hot workings of engineering parts. Apart from the designs of the molds, the selection of materials such as steels which possess good corrosion resistance and durability is also very important. During the production, molds may encounter oxidization as well as surface corrosion, reducing the life times. The problem can be solved with surface improvement of the mold materials by physical vapor deposition (PVD) such as sputtering technique which are clean and safe have been applied. The research is focused on the improvement of corrosion resistance of H13 tool steel which is the most popular material for mold fabrication in Thailand. The improvement of molds corrosion resistance by PVD sputtering is also studied. Hard coatings based on transition metal nitrides or carbides have been successfully used for materials protection and particularly to improve cutting tools life since almost 30 years [1]. In the present paper, X-ray Photoelectron spectroscopy (XPS) have been used to study the surface and cross-section composition of the multilayer, perform the phase analysis in the coatings. Moreover, corrosion behavior of uncoated and CrN coated on H13 tool steel was also studied in 3.5 %wt NaCl solution with various pHs by electrochemical technique. After the electrochemical testing, corrosion products have been analyzed by XPS and SEM.

#### Materials and Methods

Sample preparation

The hot-work tool steel (H13) was selected to be a substrate in this study. The chemical composition of tool steel is shown in Table 1. The samples of H13 with the dimension of 10 x10 x2 mm were cut, heattreated and surface-prepared before surface coating. Firstly, the samples were heat-treated in a vacuum furnace at 1025°C for 30 minutes and oil-quenched. After heat treatment has been applied; the hardness of the samples is around 53 HRC which is in the standard value of this material. Then, the samples were polished by the silicon carbide paper with various grit numbers such as 180, 600 and 1200 for removing all coarse scratches and for preparing surface roughness of the substrate. The samples were then cleaned in an ultrasonic bath for 8 minutes. In addition, a profile-meter (Veeco) model was used to measure surface roughness (Ra, µm) of the specimens before and after coating. Finally, the PVD sputtering technique was used to coat their surfaces with chromium nitride (CrN) and the coating conditions were shown in Table 2.

Table 1: Chemical composition of H13 tool steel

Elements	С	Mo	Cr	V	Si	Fe
Wt.%	0.42	1.12	5.40	0.81	0.48	Bal.

SIAM PHYSICS CONGRESS		Proceeding of the 6 <sup>th</sup> Annual Conference of the Thai Physics Society SPC 2011. Pattaya, Chonburi, Thailand. March 23-26, 2011					
			Heating Sputtering	86.09 87.97	6.79 4.52	4.81 6.81	2.32 0.70
Table 2: Coating condi	itions						пħ
Amount of N <sub>2</sub>	6 sccm					с	r 2p <sub>3/2</sub>
Amount of Ar	9 sccm						
Bas pressure	5.0 x 10 <sup>-5</sup> mbar						
Working pressure	3.5 x 10 <sup>-3</sup> mbar						
Current (I)	800 mA			C Is	N Is		
Voltage (V)	456 V						
Deposition time	45 min		Sputtering 40 m	in			
Thickness	0.914 µm						

#### Methods

Characterization of the CrN coated samples were performed before and after the electrochemical testing by using scanning electron microscopy (SEM). For XPS, the surface are detected photoelectrons were identified to be from Cr, N, O and C atoms. The photon energy using for this work was 600 eV (Synchrotron light source). Furthermore, corrosion behaviors of bare sample and CrN coated on H13 tool steels in 3.5 wt % NaCl solutions at 27°C were investigated by electrochemical technique at the pH of 2, 7 and 10. The scan rate selected was 1.0 mV/s. A saturated silver chloride electrode (Ag/AgCl) was employed as the reference electrode and graphite was used as the counter electrode. Finally, the corrosion rates were calculated from polarization curve according to the Faraday's law.

#### **Results and Discussion**

#### **XPS** analysis

The chemical composition of the coating has been investigated by XPS technique. Table 3 shows preliminary results obtained from XPS measurements of a PVD CrN sample. XPS is a surface sensitive technique for characterization of chemical composition of the thin film. From the measurements, detected photoelectrons were identified to be from Cr, N, O and C atoms. The binding energy of Cr  $2p_{3/2}$ , O 1s, N 1s and C 1s were 578.2 eV, 548.0 eV. 393.8 eV and 279.8 eV, respectively [2]. The peak areas for Cr 2p<sub>3/2</sub>, N 1s, O 1s and C 1s are given in Table 3. It indicates that CrN compound was formed during PVD process. It is likely that the compound may contain certain amount of O and C atoms since the deposition took place in the system with base pressure of 10-5 mbar. However, the unrealistic ratio of the identified may be from surface contaminations. Thus, further investigations are necessary to distinguish the composition of the deposited film and surface contaminations.

Table 3: Data XPS of CrN coated on H13

Samples	% of Area under peaks					
Samples	Cr 2p <sub>3/2</sub>	O 1s	N 1s	C 1s		
CrN coated	70.95	10.53	4.34	14.18		
Sputtering	85.70	6.00	5.78	2.51		





Figure 1 XPS spectrum of CrN coated (Cr 2p3/2, N 1s, C 1s and O 1s).

Figure 1 Shows the example of elements performed on CrN coated samples. (At No.1200) There are Cr 2p<sub>3/2</sub>, N 1s, C 1s and O 1s. Mostly, the high amount of C and O, detected in all the coatings, is attributed to the surface contamination. However, it is practically impossible to discern these two contributions only from the analysis of C 1s spectra [1]. In addition, the high roughness of the samples obstructs the complete removal of the environmental contamination. As a result, some traces of those elements still present even though ion sputtering had been done for a long time [3]. The cross-section of sample coated with CrN is shown in Figure 2. The thickness of the CrN is about 900 nm. It is evident that the CrN coating is quite denser than the substrate (H13). Therefore, corrosive environments are not easy to adsorb and to attack the CrN coating. [4]. However, some defects, i.e. hole, appear on the CrN coating as shown at (a) and (b) regions in Figure 2. Almost structures of coating are mainly columnar crystal and some equiaxed crystal at interface region. Those structures indicate that the CrN coating is a very good thin film. In addition to the described data, the experiment to test whether carbon and oxygen were either found as contamination during PVD sputtering or from the air was also performed. When the specimen was heated to 600°C, the CrN film was found to react with hydrocarbon compound which can be observed as C peak, suggesting that the generation of C was derived from the contaminated air. When Ar<sup>+</sup> sputtering was performed, the amount of C was found to decrease whereas N peak increased as shown in the Figure 1. The latter suggests that C on the surface was sputtered out. Oxygen is the highly reactive element, therefore, it was found on the surface of the CrN film.

Surface, Interface and Thin Film Physics



Figure 2 Cross-section of CrN coating on H13 tool steel at 20000X

#### **Corrosion analysis**

Figure 3 shows polarization curves of bare H13 and CrN coated on H13 in air-saturated 3.5 wt% NaCl solutions at pH 2, pH 7 and pH 10 at 27°C. The polarization curves have been scanned in potential range from -900 to 300 mV and in current density range from  $1 \times 10^{-2}$  to  $1 \times 10^{-9}$  A/cm<sup>2</sup> with a scan rate of 1.0 mV/s. It is obvious that corrosion behavior, representing by the polarization curve, of bare H13 and CrN coated on H13 are different in various pHs of 3.5wt% NaCl solution. This means that corrosion behaviour of such samples is dependent on corrosive environments such as type of ions and their concentration.

At pH 2, corrosion potential  $(E_{corr})$  of all samples are nearly the same at around -500 mV, even though the CrN had been coated on the surface of H13 steel. This means that CrN improved corrosion resistance of H13 steel slightly at pH 2. At pH 7, corrosion potential of CrN coated samples are drastically changed from -580 mV to -250 mV; while corrosion potential of bare samples still remain around -580 mV. Moreover, the CrN coated on H13 with the finest surface roughness, polishing by carbide paper up to 1200, shows passive behaviour. This means that CrN can be used to enhance corrosion resistance of H13 steel in particular for corrosive environment having pH 7. At pH 10, corrosion potential of CrN coated samples are moderately higher than that of bare samples.

Corrosion rate in terms of millimeter per year (mm/year) with alteration of surface roughness is plotted as shown in Figure 4. It is evident that surface roughness of substrate prior CrN coating significantly affects on corrosion of H13. The samples with the highest surface roughness (No. 180) show higher corrosion rate than that of the medium (No. 600) and finest (No. 1200) surface roughness, respectively, for all pHs. This is due to the fact that Cr and N atoms are not able to homogeneously deposit on the rough surface of samples. This results in variable potential found on the surface which leads to severe corrosion at some positions on the specimen [5]. And, the corrosion at such positions is well known as pitting corrosion. The pitting corrosion found in this study in accordance with the sample having rough surface is evidenced in Figure 5 (b). On the other hand,



homogeneous deposition of Cr and N atoms were found on smooth surface, resulting in homogeneous but less severe corrosion being found on the smooth surface. Therefore, corrosion rate of smooth surface is less than that of rough surface. This can be observed in Figure 5 (d) and (f). And, it is so called general corrosion.





.00E-09 1.00E-08 1.00E-07 1.00E-06 1.00E-05 1.00E-04 1.00E-03 1.00E-02 Current density in A/cm<sup>2</sup>

Figure 3 Polarization curves of bare H13 and CrN coated on H13 in air-saturated 3.5 wt% NaCl solution at pH 2, pH 7 and pH 10 at  $27^{\circ}C$ 

The reason why at different pHs the corrosion rate of all samples are altered. This is due to the fact that at various pHs, there are different ions and contents to attack the surface of samples. For instance, at pH 7, 3.5% wt NaCl solution is composed to be Na<sup>+</sup> and Cl during electrochemical analysis. The main ion attacks the surface of samples is Cl. In case of pH 2,



Proceeding of the 6<sup>th</sup> Annual Conference of the Thai Physics Society SPC 2011. Pattaya, Chonburi, Thailand. March 23-26, 2011

pH of 3.5% wt NaCl solution was adjusted using 37 wt% HCl acid, resulting addition of Cl and H in solution. Then, H<sup>+</sup> and Cl<sup>-</sup> penetrated and attacked the surface of samples [6]. Moreover, some part of H<sup>+</sup> combined with e to yield hydrogen gas (H2), which is able to destroy the film layer causing CrN films to become cracked, subsequently aggressive ions, i.e. Cl and H<sup>+</sup>, penetrate and attack the samples. At pH 10, the pH of 3.5% wt NaCl solution was adjusted using 10wt% NaOH solution, resulting additional of OHand Na<sup>+</sup> in solution. According to the Pourbaix diagram of iron [7], steels are generally formed passive film at pH of more than 7. As a result, corrosion resistance at pH 10 is better than at pH 2. However, further study has been performed in order to evaluate effects of OH- and Na+ on corrosion behaviour of bare H13 and CrN coated on surface of H13.



Figure 4 Corrosion rate of bare H13 and CrN coated on H13 in air-saturated 3.5 wt% NaCl solution at pH 2, pH 7 and pH 10 at 27°C.

#### Microstructure analysis

Microstructure of CrN thin films had dense, columnar grain and some equiaxed crystals. There are particles and pinholes occur on the surface of the CrN coating as shown in Figure 2. In addition, The structure of CrN thin films depend on the sputtering process. Thus, those defects have an effect to corrosion rate of CrN film. Note that the corrosion products on the Figure 5 (a) – (d). However the bare samples had corrosion rate in the figure structures after corrosion tests were confirm corrosion rate on the samples.

#### Conclusions

The characterization of magnetron sputtered CrN films was studied. These studies are summarized as followings.

(1) XPS results show that O and C atoms might Cr-compound of C and O might also be formed during PVD.

(2) The uncoated specimens showed higher corrosion rate in terms of millimeter per year than the coated specimens at pH 2, 7 and 10.

(3) The surface roughness prior to the coating

strongly affected the deposition of the CrN films; a smoother surface of substrate yields better corrosion resistance.

100

(4) The CrN film exhibited dense distribution and highly smooth surface which the morphology of CrN films were columnar and some equiaxed crystal.



Figure 5 Micrographs of bare H13 and CrN coated on H13 after corrosion test in air-saturated 3.5 wt% NaCl solution at pH 2, pH 7 and pH 10 at 27°C at 5000x.

#### Acknowledgments

The authors wish to acknowledge the technical Mr. Surachet Rattanasuporn with the XPS measurements. Financial support was received from the Synchrotron Light Research Institute (Public Organization), Thailand. One of the authors would like to acknowledge the Vacuum Technology and Thin Films Research Lab for PVD sputtered CrN coating process (Thailand).

#### References

- S. Kaciulis, A. Mezzi, G. Montesperelli, F. Lamastra, M. Rapone, F. Casadei, T. Valente, G. Gusmano, Surf. Coat. Technol, 201 (2006) 313.
- A. Conde, A. B. Cristobal, G. Fuentes, T. Tate, J. de Damborenea, Surf. Coat. Technol, 201 (2006) 3588.
- O. Renault, M. Lavayssiere, A. Bailly, D. Mariolle, N. Barrett, Journal of Electron Spectroscopy and Related phenomena, 171 (2009) 68.
- C. Liu, A. Leyland, Q. Bi, A. Matthews, Surf. Coat. Technol, 14 (2001) 164.
- P. Bai, J. F. McDonald, T.-M. Lu and M. J Costa. J. Vac. Sci. Technol. A, 9 (1991) 2113.

Surface, Interface and Thin Film Physics



Surface, Interface and Thin Film Physics

### ประวัติผู้เขียน

นายสรายุทธ ตั้นมี เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤสจิกายน พุทธสักราช 2528 สำเร็จการสึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาจาก โรงเรียนปะเหลียนผดุงสิษย์ จังหวัดตรัง เมื่อปีพุทธสักราช 2547 และสำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิสวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิสวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปีพุทธสักราช 2551 โดยได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล ประจำปีพุทธศักราช 2547 ในระหว่างที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เข้าแข่งขันโครงงานวิจัย ระดับอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ "Thainox Metallurgy Award 2008" ระดับประเทศ ในหัวข้อ "กวามเป็นไปได้ในกระบวนการเผาผนึก โลหะผงด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์" พร้อมกันนี้ได้รับการกัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัยเทค โนโลยีสุรนารี มอบโล่รางวัล นักวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2551 หลังจากสำเร็จการศึกษาใน ระดับปริญญาตรี ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2552 โดยได้รับทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องล์การมหาชน) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระหว่างนี้ได้ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่สถานีทดลอง 3.2B ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องล์การมหาชน) นอกจากนี้ในปีพุทธศักราช 2554 ได้เสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุม Siam Physics Congress 2011 (SPC 2011) โดยได้รับรางวัล "Oral Presentation Awarding"

้โดยมีบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ดังนี้

(1) S. Tunmee, P. Songsiriritthigul, N. Witit-anun, C. Euaraksakul, W. Meevasana and P. Wongpanya. The study of CrN coated on the AISI H13 tools steel by physical vapour deposition technique using synchrotron radiation. JSPS-DST Asian Academic Seminar 2010. Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata, India. November 29<sup>th</sup> - December 4<sup>th</sup>.

(2) S. Tunmee, C. Euaraksakul, P. Songsiriritthigul, N. Witit-Anun and P. Wongpanya, The study of sputtered CrN films on the AISI H13 tool steel, The 6<sup>th</sup> Annual Conference of Thai Physics Society, Siam Physics Congress 2011, Pattaya, Chonburi, Thailand. March 23<sup>rd</sup>- 26<sup>th</sup>, 2011, 325-329.